PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2004-046098

(43) Date of publication of application: 12.02.2004

(51)Int.Cl.

GO3F 7/038 CO8F 20/22 GO3F 7/039 H01L 21/027

(21)Application number: 2003-128938

(71)Applicant: INTERNATL BUSINESS MACH

CORP (IBM>

(22)Date of filing:

07.05.2003

(72)Inventor: ALLEN ROBERT DAVID

GREGORY BUREITA

BROCK PHILLIP

DIPIETRO RICHARD A

FENZEL-ALEXANDER DEBRA

LARSON CARL **MEDEIROS DAVID** PFEIFFER DIRK

SOORIYAKUMARAN RATNAM

TRUONG HOA D

WALLRAFF GREGORY M

(30)Priority

Priority number : 2002 159635

Priority date : 31.05.2002

Priority country: US

(54) PHOTORESIST COMPOSITION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a photoresist composition containing a polymer having at least one methacrylate monomer and to provide a method of pattering a substrate using the photoresist composition. SOLUTION: The photoresist composition contains a methacrylate monomer of formula 1 where R1 represents hydrogen (H), a linear or branched 1-20C alkyl group or a semi- or perfluorinated linear or branched 1-20C alkyl group; where R2 represents an unsubstituted aliphatic group or a substituted aliphatic group having zero or one trifluoromethyl (CF3) group bonded to each carbon of the substituted aliphatic group or a substituted or unsubstituted aromatic group; and where R3 represents hydrogen (H), methyl (CH3), trifluoromethyl (CF3), difluoromethyl (CHF2) or fluoromethyl (CH2F).

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

07.05.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

3762758 [Patent number] 20.01.2006 [Date of registration] 2005-16442 [Number of appeal against examiner's decision

31.05.2005

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's 26.08.2005

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許厅(JP)

(12) 公 開 特 許 公 報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2004-46098 (P2004-46098A)

(43) 公開日 平成16年2月12日(2004.2.12)

(51) Int.C1.7 FΙ テーマコード(参考) GO3F 2H025 GO3F 7/038 601 7/038 COSF 20/22 4 J 100 CO8F 20/22 7/039 601 G03F 7/039 GO3F HO1L 21/30 HO1L 21/027 502R

審査請求 有 請求項の数 71 OL (全 36 頁)

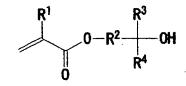
		一 一 一	日水 有 日 日 水 現 の 数 71 O L (主 30 頁)
(21) 出願番号 (22) 出願日 (31) 優先權主張番号	特願2003-128938 (P2003-128938) 平成15年5月7日 (2003.5.7) 10/159635	(71) 出願人	390009531 インターナショナル・ビジネス・マシーン ズ・コーポレーション
(32) 優先日	平成14年5月31日 (2002.5.31)		INTERNATIONAL BUSIN
(33) 優先權主張国	米国 (US)		ESS MASCHINES CORPO
			RATION
			アメリカ合衆国10504、ニューヨーク
			州 アーモンク ニュー オーチャード
			ロード
		(74) 代理人	100086243
	·	,,,,,,	弁理士 坂口 博
		(74) 代理人	100091568
		1	弁理士 市位 嘉宏
		(74) 代理人	100108501
			弁理士 上野 剛史
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】フォトレジスト組成物

(57)【要約】 (修正有)

【課題】少なくとも1つのメタアクリレートモノマーを有するポリマーを含むフォトレジスト組成物を提供する。また、そのフォトレジスト組成物を用いた基板をパターニングする方法を提供する。

【解決手段】フォトレジスト組成物は、下記構造



10

のメタアクリレートモノマーを含み、 R^1 は、水素(H)、直鎖または分岐鎖の炭素数 $1 \sim 20$ のアルキル基、または、セミフルオロ化またはパーフルオロ化された直鎖または分岐鎖の炭素数 $1 \sim 20$ のアルキル基を表し、 R^2 は、置換脂肪族基の各炭素に結合された 0 または 1 つのトリフルオロメチル基(CF_3)を有する非置換脂肪族基または置換脂肪族基、または、置換芳香族基または非置換芳香族基を表し、 R^3 は、水素(H)、メチル 基(CH_3)、トリフルオロメチル基(CF_3)、ジフルオロメチル基(CHF_2)、フルオロメチル基(CH_2 F)を表す。

【特許請求の範囲】

【請求項1】

ポリマーを含むフォトレジスト組成物であって、前記ポリマーは、下記構造 【化1】

$$\begin{array}{c|c}
R^1 & R^3 \\
\hline
0 - R^2 - OH \\
\hline
R^4
\end{array}$$

10

を有する少なくとも1つのアクリレートまたはメタクリレート・モノマーを含み、 R^1 は、水素(H)、直鎖または分岐鎖の炭素数 $1\sim20$ のアルキル基、または、セミフルオロ化またはパーフルオロ化された直鎖または分岐鎖の炭素数 $1\sim20$ のアルキル基を表し、 R^2 は、置換脂肪族基の各炭素に結合された0または1つのトリフルオロメチル基(CF。)を有する非置換脂肪族基または置換脂肪族基、または、置換芳香族基または非置換芳香族基を表し、 R^3 は、水素(H)、メチル基(CH。)、トリフルオロメチル基(CF。)、ジフルオロメチル基(CHF。)、フルオロメチル基(CH。F)、または、セミフルオロ化またはパーフルオロ化された脂肪族基を表し、 R^4 は、トリフルオロメチル基(CF。)、ジフルオロメチル基(CHF。)、フルオロメチル(CH。F)、または、セミフルオロ化またはパーフルオロ化された、置換または非置換脂肪族基を表す、フォトレジスト組成物。

【請求項2】

溶媒、光酸発生剤、架橋剤、塩基性化合物、界面活性剤、潜在性の塩基性化合物、光塩基 発生剤、溶解抑制剤、溶解促進剤、接着促進物質、消泡剤の少なくとも1つをさらに含む 、請求項1に記載のフォトレジスト組成物。

【請求項3】

前記R¹ は、水素、メチル基、またはトリフルオロメチル基を表す、請求項1に記載のフォトレジスト組成物。

【請求項4】

30

前記モノマーのメチレン基は、少なくとも1つのハロゲン原子で置換される、請求項1に 記載のフォトレジスト組成物。

【請求項5】

前記モノマーは、1, 1, 1-トリフルオロ-2-トリフルオロメチル-2-ヒドロキシ-5-ペンチル・メタクリレートまたはその類似のアクリレート、1, 1, 1-トリフルオロ-2-トリフルオロメチル-2-ヒドロキシ-4-ペンチル・メタクリレートまたはその類似のアクリレート、および2- $\{[5-(1',1',1'-1')-1']$ -トリフルオロ-2'-トリフルオロメチル-2'-ヒドロキシ)プロピル]ノルボルニル|メタクリレートまたはその類似のアクリレートからなる群から選択される、請求項1に記載のフォトレジスト組成物。

40

【請求項6】

前記組成物は、ネガ型フォトレジストである、請求項1に記載のフォトレジスト組成物。

【請求項7】

前記組成物は、さらに、架橋剤を含む、請求項1に記載のフォトレジスト組成物。

【請求項8】

前記架橋剤は、前記組成物の形成中に添加される、請求項7に記載のフォトレジスト組成物。

【請求項9】

前記架橋剤は、グリコウリル、メラミン、エポキシド、フリル、テトラヒドロフリルおよびビニル・エーテルの少なくとも1つを含む、請求項7に記載のフォトレジスト組成物。

【請求項10】

前記グリコウリルは、下記構造

【化2】

10

で表され、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^8 、 R^8 および R^{10} がそれぞれ、水素、脂肪族基または芳香族基を表す、請求項 9 に記載のフォトレジスト組成物。

【請求項11】

前記組成物は、ポジ型フォトレジストである、請求項1に記載のフォトレジスト組成物。

【請求項12】

前記モノマーの少なくとも1つのフルオロ・アルコール基の水素が、酸に不安定な基で置 20 換される、請求項1に記載のフォトレジスト組成物。

【請求項13】

前記酸に不安定な基は、t-アルキル・カーボネート、t-アルキル・エステル、t-アルキル・エーテル、ケタールおよびアセタールの少なくとも1つを含む、請求項12に記載のフォトレジスト組成物。

【請求項14】

前記組成物は、さらに、少なくとも1つのコモノマーを含む、請求項1に記載のフォトレジスト組成物。

【請求項15】

前記コモノマーは、求核分子を含む、請求項14に記載のフォトレジスト組成物。

【請求項16】

前記求核分子は、アルコールである、請求項15に記載のフォトレジスト組成物。

【請求項17】

前記組成物は、さらに、架橋剤を含む、請求項14に記載のフォトレジスト組成物。

【請求項18】

前記架橋剤は、前記ポリマーに結合される、請求項17に記載のフォトレジスト組成物。

【請求項19】

前記架橋剤は、グリコウリル、メラミン、エポキシド、フリル、テトラヒドロフリルおよびビニル・エーテルの少なくとも1つを含む、請求項17に記載のフォトレジスト組成物

40

30

【請求項20】

前記少なくとも1つのコモノマーは、2-メタクリルオキシー6-ヒドロキシメチルナフタレン、6-メタクリルオキシメチルー2-ナフトール、2-ヒドロキシエチルメタクリレート、3-ヒドロキシー1-アダマンチルメタクリレート、3-ヒドロキシー1-アダマンチルアクリレート、2-メタクリルオキシー5-ヒドロキシメチルノルボルナン、2-アクリロキシー5-ヒドロキシメチルノルボルナン、またはこれらの混合物からなる群から選択される、請求項14に記載のフォトレジスト組成物。

【請求項21】

前記組成物は、ネガ型フォトレジストである、請求項14に記載のフォトレジスト組成物

【請求項22】

前記組成物は、ネガ型フォトレジストであり、前記少なくとも1つのコモノマーは、架橋 剤を含む、請求項14に記載のフォトレジスト組成物。

【請求項23】

前記少なくとも1つのコモノマーは、フルフリルメタクリレート、テトラヒドロフルフリルメタクリレート、3ーフルフリルオキシー2ーヒドロキシプロップー1ーイル・メタクリレート(3ーfurfuryloxy-2ーhydroxyprop-1ーyl methacrylate)、テトラシクロ $\begin{bmatrix}5.&2.&1.&0^2\cdot^7.&0^4\cdot^6\end{bmatrix}$ -5ーオキソーウンデカニルー10-メタクリレート、テトラシクロ $\begin{bmatrix}5.&2.&1.&0^2\cdot^7.&0^4\cdot^6\end{bmatrix}$ -5ーオキソーウンデカニルー10-アクリレート、グリシジルメタクリレート、2ーメタクリルオキシー6-ヒドロキシメチルナフタレン、またはこれらの混合物からなる群から選択される、請求項22に記載のフォトレジスト組成物。

【請求項24】

前記組成物は、ポジ型フォトレジストであり、前記少なくとも1つのコモノマーは、酸に 不安定な基を含む、請求項14に記載のフォトレジスト組成物。

【請求項25】

前記少なくとも1つのコモノマーは、tーブチルメタクリレート、1ーメチルーシクロペンチルメタクリレート、2ーメチルー2ーアダマンチルメタクリレート、またはこれらの混合物からなる群から選択される、請求項24に記載のフォトレジスト組成物。

【請求項26】

前記少なくとも1つのコモノマーは、ラクトン、スルホンアミド、無水物、カルボン酸、またはこれらの混合物からなる群から選択される少なくとも1つの極性基を含む、請求項14に記載のフォトレジスト組成物。

【請求項27】

前記コモノマーは、 α -メタクリロイルオキシー γ - ブチロラクトンおよび 5 -メタクリロイルオキシー 2, 6 - ノルボルナンカルボラクトンの少なくとも 1 つを含む、請求項 2 6 に記載のフォトレジスト組成物。

【請求項28】

前記コモノマーは、放射線源に露光されないフォトレジスト組成物の溶解を促進するよう に作用する、請求項26に記載のフォトレジスト組成物。

【請求項29】

前記コモノマーは、カルボン酸を含む、請求項28に記載のフォトレジスト組成物。

【請求項30】

前記コモノマーは、アクリル酸およびメタクリル酸の少なくとも1つを含む、請求項29 に記載のフォトレジスト組成物。

【請求項31】

【請求項32】

3-フルフリルオキシー2-ヒドロキシプロップー1-イル・メタクリレート(3-furfuryloxy-2-hydroxyprop-1-4l methacrylate) またはそれに類似のアクリレート、6-メタクリルオキシメチルー2-ナフトールまたはそれに類似のアクリレート、2-メタクリルオキシー6-ヒドロキシメチルナフタレンまたはそれに類似のアクリレートからなる群から選択される重合可能なモノマーを含む、フォトレジスト組成物。

20

30

【請求項33】

基板をパターニングする方法であって、前記方法は、 前記基板に、下記構造

【化3】

$$\begin{array}{c|c}
R^1 & C & R^3 \\
\hline
0 - R^2 & R^4
\end{array}$$

10

を有する少なくとも1つのアクリレートまたはメタクリレート・モノマーを含み、 R^1 は、水素(H)、直鎖または分岐鎖の炭素数1~20のアルキル基、または、セミフルオロ化またはパーフルオロ化された直鎖または分岐鎖の炭素数1~20のアルキル基を表し、 R^2 は、置換脂肪族基の各炭素に結合された0または1つのトリフルオロメチル基(CFg)を有する非置換脂肪族基または置換脂肪族基、または、置換芳香族基または非置換芳香族基を表し、 R^3 は、水素(H)、メチル基(CH₃)、トリフルオロメチル基(CF₃)、ジフルオロメチル基(CHF₂)、フルオロメチル基(CH₂F)、または、セミフルオロ化またはパーフルオロ化された脂肪族基を表し、 R_4 は、トリフルオロメチル基(CF₃)、ジフルオロメチル基(CHF₂)、フルオロメチル(CH₂F)、または、セミフルオロ化またはパーフルオロ化された、置換または非置換脂肪族基を表すポリマーを含むフォトレジスト組成物を塗布し、フィルムを形成するステップと、

前記フィルムを像形成放射線源にパターン化するように露光するステップと、 前記フィルムの領域を現像し、パターン化された基板を形成するステップと

を含む方法。

【請求項34】

前記フォトレジスト組成物を塗布するステップ後で、かつ前記フィルムを露光するステップ前に、前記フィルムをベーキングするステップをさらに含む、請求項33に記載の方法

【請求項35】

30

前記露光するステップ後で、かつ前記フィルムを現像するステップ前に、前記フィルムをベーキングするステップをさらに含む、請求項33に記載の方法。

【請求項36】

前記パターン化された基板をエッチングするステップをさらに含む、請求項33に記載の 方法。

【請求項37】

前記エッチングするステップは、イオン・エッチングするステップを含む、請求項36に 記載の方法。

【請求項38】

前記フィルムは、不溶性であり、前記現像するステップにおいて、前記像形成放射線源に 40 露光された前記フィルムを可溶性にする、請求項33に記載の方法。

【請求項39】

前記可溶性フィルムを除去するステップをさらに含む、請求項38に記載の方法。

【請求項40】

前記フィルムは、可溶性であり、前記現像するステップにおいて、前記像形成放射線源に露光された前記フィルムを不溶性にする、請求項33に記載の方法。

【請求項41】

前記可溶性フィルムを除去するステップをさらに含む、請求項40に記載の方法。

【請求項42】

前記フォトレジスト組成物は、溶媒、光酸発生剤、架橋剤、塩基性化合物、界面活性剤、

潜在性の塩基性化合物、光塩基発生剤、溶解抑制剤、溶解促進剤、接着促進物質、消泡剤 の少なくとも1つをさらに含む、請求項33に記載の方法。

【請求項43】

前記R¹ は、水素、メチル基、またはトリフルオロメチル基を表す、請求項33に記載の方法。

【請求項44】

前記モノマーのメチレン基は、少なくとも1つのハロゲン原子で置換される、請求項33 に記載の方法。

【請求項45】

前記モノマーは、1, 1, 1-トリフルオロー2-トリフルオロメチルー2-ヒドロキシ 10-5-ペンチル・メタクリレートまたはそれに類似のアクリレート、1, 1, 1-トリフルオロー2-トリフルオロメチルー2-ヒドロキシー4-ペンチル・メタクリレートまたはそれに類似のアクリレート、および2- $\{[5-(1',1',1'-1')]$ メタクリレー 2'-トリフルオロメチルー2'-ヒドロキシ)プロピル $\{[5,1']\}$ ノルボルニル $\{[5,1']\}$ メタクリレートまたはそれに類似のアクリレートからなる群から選択される、請求項 $\{[5,1']\}$ 3に記載の方法

【請求項46】

前記組成物は、ネガ型フォトレジストである、請求項33に記載の方法。

【請求項47】

前記組成物は、さらに、架橋剤を含む、請求項33に記載の方法。

20

【請求項48】

前記架橋剤は、前記組成物の形成中に添加される、請求項47に記載の方法。

【請求項49】

前記架橋剤は、グリコウリル、メラミン、エポキシド、フリル、テトラヒドロフリルおよびビニル・エーテルの少なくとも1つを含む、請求項47に記載の方法。

【請求項50】

前記グリコウリルは、下記構造

【化4】

で表され、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^8 、 R^9 および R^{10} がそれぞれ、水素、脂肪族基また 40 は芳香族基を表す、請求項 4.9 に記載の方法。

【請求項51】

前記組成物は、ポジ型フォトレジストである、請求項33に記載の方法。

【請求項52】

前記モノマーの少なくとも1つのフルオロ・アルコール基の水素が、酸に不安定な基で置換される、請求項33に記載の方法。

【請求項53】

前記酸に不安定な基は、tーアルキル・カーボネート、tーアルキル・エステル、tーアルキル・エーテル、ケタールおよびアセタールの少なくとも1つを含む、請求項52に記載の方法。

【請求項54】

前記組成物は、さらに、少なくとも1つのコモノマーを含む、請求項33に記載の方法。

【請求項55】

前記コモノマーは、求核分子を含む、請求項54に記載の方法。

【請求項56】

前記求核分子は、アルコールである、請求項55に記載の方法。

【請求項57】

前記組成物は、さらに、架橋剤を含む、請求項54に記載の方法。

【請求項58】

前記架橋剤は、前記ポリマーに結合される、請求項57に記載の方法。

10

【請求項59】

前記架橋剤は、グリコウリル、メラミン、エポキシド、フリル、テトラヒドロフリルおよびビニル・エーテルの少なくとも1つを含む、請求項57に記載の方法。

【請求項60】

前記少なくとも1つのコモノマーは、2-メタクリルオキシ6-ヒドロキシメチルナフタレン、6-メタクリルオキシメチルー2-ナフトール、2-ヒドロキシエチルメタクリレート、3-ヒドロキシ-1-アダマンチルメタクリレート、3-ヒドロキシ-1-アダマンチルアクリレート、2-メタクリルオキシ-5-ヒドロキシメチルノルボルナン、2-アクリルオキシ-5-ヒドロキシメチルノルボルナン、またはこれらの混合物からなる群から選択される、請求項54に記載の方法。

20

【請求項61】

前記組成物は、ネガ型フォトレジストである、請求項54に記載の方法。

【請求項62】

前記組成物は、ネガ型フォトレジストであり、前記少なくとも1つのコモノマーは、架橋 剤を含む、請求項54に記載の方法。

【請求項63】

前記少なくとも1つのコモノマーは、フルフリルメタクリレート、テトラヒドロフルフリルメタクリレート、3ーフルフリルオキシー2ーヒドロキシプロップー1ーイル・メタクリレート(3ーfurfuryloxy-2ーhydroxyprop-1ーyl methacrylate)、テトラシクロ $\begin{bmatrix}5.&2.&1.&0^2.&7.&0^4.&6\end{bmatrix}$ -5ーオキソーウンデカニルー10-メタクリレート、テトラシクロ $\begin{bmatrix}5.&2.&1.&0^2.&7.&0^4.&6\end{bmatrix}$ -5ーオキソーウンデカニルー10-アクリレート、グリシジルメタクリレート、2ーメタクリルオキシー6-ヒドロキシメチルナフタレン、またはこれらの混合物からなる群から選択される、請求項62に記載の方法。

【請求項64】

前記組成物は、ポジ型フォトレジストであり、前記少なくとも1つのコモノマーは、酸に 不安定な基を含む、請求項54に記載の方法。

【請求項65】

前記少なくとも 1つのコモノマーは、 t ーブチルメタクリレート、1 ーメチルーシクロペンチルメタクリレート、2 ーメチルー2 ーアダマンチルメタクリレート、またはこれらの 40 混合物からなる群から選択される、請求項 6 4 に記載の方法。

【請求項66】

前記少なくとも1つのコモノマーは、ラクトン、スルホンアミド、無水物、カルボン酸、またはこれらの混合物からなる群から選択される少なくとも1つの極性を有する基を含む、請求項54に記載の方法。

【請求項67】

前記コモノマーは、 α -メタクリロイルオキシー γ - ブチロラクトンおよび 5 - メタクリロイルオキシー 2, 6 - ノルボルナンカルボラクトンの少なくとも 1 つを含む、請求項 6 6 に記載の方法。

【請求項68】

前記コモノマーは、放射線源に露光されないフォトレジスト組成物の溶解を促進するよう に作用する、請求項66に記載の方法。

【請求項69】

前記コモノマーは、カルボン酸を含む、請求項68に記載の方法。

【請求項70】

前記コモノマーは、アクリル酸およびメタクリル酸の少なくとも1つを含む、請求項69 に記載の方法。

【請求項71】

前記基板は、シリコン・ウェハ、フォトグラフ用マスク・ブランクおよび印刷回路ボード の少なくとも1つを含む、請求項33に記載の方法。

10

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、フォトレジスト組成物に関し、より詳細には、アクリレートまたはメタクリレ ート基を含み、さらには少なくとも1つのフルオロ・アルコール基を含む少なくとも1つ のモノマーからなるポリマーを含むフォトレジスト組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】

光子、電子またはイオン・ビームといった高エネルギー放射線を用いる放射線感受性ポリ マー・フィルムのパターニングは、半導体デバイスで見られる高解像度の回路を画定する 基本的な方法である。放射線源に関係なくフォトレジストとして多くの場合に参照される 放射線感受性フィルムは、シリコン・ウェハといった所望の基板上にスピンーキャストさ れた多成分から形成される。放射線は、436 nm、365 nm、257 nm、248 n m、193nm、157nmの波長を有する最も一般的な紫外線、電子またはイオン・ビ ーム、極短紫外線 (EUV) またはX線としても参照される「弱い (soft)」 X線で ある。放射線は、パターン化するように露光され、フィルムがテトラメチルアンモニウム 水酸化物水溶液(TMAH)といった好適な現像液である、一般に希釈した塩基性水溶液 で処理される場合に、露光されない範囲とは異なる露光されたフィルム領域を可溶にする 化学変化を生じさせるように誘導する。

[0003]

30

フォトレジストは概ね、重合性マトリックス、放射線感受性組成物、キャスティング溶媒 、その他特性改善のための添加剤が含まれている。放射線に対する感受性および解像度に 関して最も高い能力を有するフォトレジストは、「化学的に拡張された」と言われるフォ トレジスト群である。化学的に拡張されたフォトレジストは、他のフォトレジストでは得 ることができない高解像度、高コントラストおよび高感受性を可能にするものである。こ れらのフォトレジストは、例えば、ポジ型フォトレジストの場合の未保護反応、または、 ネガ型フォトレジストの場合の架橋反応といった化学的イベントの比較的多くが触媒機構 に基づいており、触媒、多くの場合には強酸の形成を含む、放射線の比較的低い照射量が 適用される。これらフォトレジストの重合性マトリックスを含む官能基の種類は、フォト レジストの型と同様に、最終的な性能特性に影響を与える。

[0004]

重合性マトリックスの種類は、特定の放射線源を用いる露光に対して、与えられるフォト レジストの安定性にも影響を与える。それは、ポリマーの吸光特性がリソグラフィを適用 する材料を設計する場合に充分に考慮されなければならない。このことは、ポリマーが光 酸発生剤(PAGs)といった放射線感受性化合物に対して比較的に透明なマトリックス を与えるために選択される光学リソグラフィに重要となる。吸光特性は、光学リソグラフ ィで使用される放射線の波長が、フォトレジストにより達成できる最終的な解像度に正比 例するので重要である。より高解像度を所望することは、より短い放射線の波長を使用さ せている。例えば、248nmの像形成に使用されるフェノール類のポリマーで、ポリ(4-ヒドロキシスチレン) すなわちPHSの誘導体は、193nmでのPHS材料の不透 50

明性により、フォトレジスト・フィルムの厚さを通して好適なイメージ・プロファイルを 生成するための充分な照射を可能にしないため、193nmの放射線で使用するのは好ま しくない。このため、使用する光学放射線の各波長に対する材料の選択と生成が必須とな

[0005]

吸光特性に加え、新規のフォトレジスト材料の設計において考慮するべき他のパラメータ としては、与えられる現像液中の材料の溶解挙動が挙げられる。半導体産業では、フォト レジストに対する現像液として0.263標準規定(N)のTMAHの使用を大きくサポ ートしている。248nmの像形成に使用される上述したPHS材料は、独特の、かつ有 益な性質を有しており、これら材料を膨潤させることなく、0263NのTMAH中で均 10 ーに溶解する傾向を有している。加えて、重合性フィルムが溶解する速度は、例えば、ポ ジ型フォトレジスト中に保護基および溶解抑制剤の使用により、ネガ型フォトレジスト中 において効果的な架橋および他の機能付与により調整される。この均一に溶解する性質は 、新規のフォトレジスト材料、特に、193nmの像形成に対して特異的に設計される材 料に添加することを困難にする性質である。アクリル酸誘導体、環状オレフィン、交互環 状オレフィン-マレイン酸無水和物ベースの材料といった193nmの像形成に対して選 択される最新のポリマー・プラットフォームは、概ね、非線形溶解のカテゴリに分類され る。実際には、これらの材料は、多くの場合において、初期現像段階でわずかに膨潤する 。これは、特に、ネガ型形成に対して大変興味深い、これらの材料をベースとしたフォト レジストの現像になる。

[0006]

フルオロアルコールをベースとした他の材料が、塩基性水溶液への溶解を与える手段とし て従来において提案されている。例えば、H. Itoらの「Polymer Desig n for 157nm Chemically Amplified Resists J, Proc. SPIE, 4345:273-284 (2001) 、 R. R. Kunz 50 [Experimental VUV Absorbance Study of Fluorine-Functionalized Polystyrenes], Pr oc. SPIE, 4345:285-295 (2001), Y. C. Baeらの「Re junvination of 248nm Resist Backbones 157 nm lithography], J. Photopolym. Sci. Te ch., 14: 613-620 (2001) を参照することができる。上述した材料の 例としては、ノルボルネン・ヘキサフルオロアルコール、スチレン・ヘキサフルオロアル コール、シクロヘキシルドデシルフルオロアルコールをベースとしたポリマーを挙げるこ とができる。これらのプラットフォームの各々は、塩基に可溶な材料を与えるものの、商 用の高解像度フォトレジストに適用するには欠点を有している。ノルボルネン・ヘキサフ ルオロアルコール・モノマーは、開環重合、遷移金属触媒による付加重合、または無水マ レイン酸といったコモノマーを用いる交互フリー・ラジカル重合といった特定の重合条件 を必要とする。このため、このモノマーは、多数の好適なコモノマーには適合せず、組成 物中で大きな変化を可能にする所望の性質、それによる材料の性質に適合しない。スチレ ン・ヘキサフルオロアルコールをベースとしたポリマーは、PHSといった他のスチレン 材料のように、193nmの放射線を用いる像形成に対して、この波長で不透明であるた め、好ましくはない。シクロヘキシル・ドデシルフルオロアルコール・アセテートは、合 成が非常に複雑であることが問題となっており、その結果、著しく製造コストが高くなっ ている。

[0007]

【発明の解決しようとする課題】

したがって、高解像度フォトレジストに適用するための所望の特性を与える、新規で、実 用的な組成物が必要とされている。

[00008]

【課題を解決するための手段】

本発明の第1の態様では、フォトレジスト組成物が提供される。その組成物は、式5で表 される構造を有する少なくとも1つのモノマーを有するポリマーを含む。

[0009] 【化5】

$$\begin{array}{c|c}
R^1 & 0 - R^2 & R^3 \\
\hline
0 - R^2 & R^4
\end{array}$$

10

[0010]

ここで、 R^1 は、水素 (H) 、直鎖または分岐鎖の炭素数 $1 \sim 20$ のアルキル基、または 、セミフルオロ化またはパーフルオロ化した直鎖または分岐鎖の炭素数1~20のアルキ ル基を表し、R²は、非置換脂肪族基、または、置換脂肪族基の各炭素に結合された0ま たは1のトリフルオロメチル (CF₃) 基を有する置換脂肪族基を表し、R³ は、水素(H) $\langle x \rangle \rangle \rangle \langle x \rangle \rangle \langle x \rangle \rangle \langle x \rangle$)、フルオロメチル (CH2F)、または、セミフルオロ化またはパーフルオロ化した脂 肪族基を表し、R⁴ は、トリフルオロメチル (CF₃)、ジフルオロメチル (CHF₂) 、フルオロメチル(CH_2F)、または、セミフルオロ化またはパーフルオロ化した置換 20 または非置換脂肪族基を表す。

 $[0\ 0\ 1\ 1]$

本発明の組成物は、さらに、溶媒、光酸発生剤、架橋剤、塩基性化合物、潜在性の塩基性 化合物、光塩基発生剤、溶解抑制剤、溶解促進剤、接着促進物質、消泡剤の少なくとも1 つを含む。所望の性質を与えるため、これらの添加材料を含むことができる。例えば、ネ ガ型フォトレジスト中に架橋剤を含むことができ、または、例えば、ポジ型フォトレジス ト中に酸に不安定な基を含む物質を含むことができる。

 $[0\ 0\ 1\ 2\]$

本発明のフォトレジストは、上記式5の範囲には含まれないコモノマーも含むことができ る。本発明のフォトレジスト組成物に望まれる性質に基づいてコモノマーを選択すること 30 ができる。例えば、あるコモノマーは、ネガ型フォトレジストに望まれる架橋基を与える ことができる。他のコモノマーは、ポジ型フォトレジストに望まれる性質を与えることが できる。さらに、他のコモノマーは、溶解特性、熱的性質、エッチ抵抗の調節といったポ ジ型フォトレジストまたはネガ型フォトレジストのいずれかに望まれる性質を与えること ができる。

[0013]

本発明の他の態様では、新規な組成物が提供される。その組成物は、1,1,1-トリフ ルオロー2ートリフルオロメチルー2ーヒドロキシー5ーペンチルメタクリレート、1. 1. 1ートリフルオロー2ートリフルオロメチルー2ーヒドロキシー4ーペンチルメタク リレート、2-1[5-(1', 1', 1'-トリフルオロ-2'-トリフルオロメチル 40- 2'-ヒドロキシ)プロピル]ノルボルニル メタクリレート、またはこれらに類似の アクリレート・モノマーからなる群から選択される重合可能なモノマーを含む。組成物は 、3-フルフリルオキシ-2-ヒドロシキプロップ-1-イル・メタクリレート、6-メ タクリルオキシメチルー2ーナフトール、2ーメタクリルオキシー6ーヒドロキシメチル ナフタレン、またはこれらに類似のアクリレート・モノマーからなる群から選択される重 合可能なモノマーを含むものも提供される。

[0014]

本発明の他の態様では、基板をパターニングする方法が提供される。本発明の方法は、上 述したフォトレジスト組成物を塗布し、フィルムを形成するステップと、上記フィルムを 像形成放射線源にパターン化するように露光するステップと、上記放射線源に露光された 50

上記組成物の領域を現像するステップとを含む。本発明の方法は、例えば、イオン・エッチングを使用して、前記パターン化された基板をエッチングするステップをさらに含む。

[0015]

リソグラフィによるフォトレジスト形成に使用される他のものの上の上述したアクリレートおよびメタクリレート材料の特徴は、塩基可溶性の基としてフッ化アルコールを結合していることである。これらの材料は、上述したフェノール類の材料(pKaが9~11)のpKaと同様のpKaをもつことができ、これにより、TMAH内で同様の溶解特性を示すことができる。これは、わずかに強い酸(pKaが3~6)であり、このように独特の溶解特性を有し、酸官能基のアルカリ溶解度に依存する、多くの場合に現在使用されているアクリル酸またはカルボン酸誘導体とは対照的である。

[0016]

本発明のアクリレート・ベースまたはメタクリレート・ベースの組成物は、従来の材料を超えるいくつかの独特の利点を与える。第1に、多くの合成バリエーションにより、エステル官能基の修飾を通して容易に実現することができる。第2に、これらのモノマーは、急速にフリー・ラジカル重合し、他のコポリマーとのフリー・ラジカル共重合の影響を受けやすくする。フリー・ラジカル重合は、この重合方法の官能基の許容範囲を広くし、分子量および多分散制御を容易にするので好ましい。第3に、アクリレートまたはメタクリレート・モノマーから誘導されるポリマーは、概ね、従来のキャスティング溶媒に非常によく溶け、高品質で、従来の基板上にキャストする場合に均一のフィルムを形成する。

[0017]

本発明のフォトレジスト組成物は、フルオロ・アルコールによって与えられる優れた溶解特性を有するアクリレートまたはメタクリレートによって提供される合成のバリエーションおよび重合を容易にするものである。本願で説明される様々な材料は、ポジ型およびネガ型フォトレジストに含めることができ、193 nmの光学的放射により高解像度のパターニングを可能にする。さらには、レジスト形成において他の同様の、または同様ではないポリマーを有するフルオロ・アルコール・アクリレート・ポリマーを混合することを含むことにより、上述したレジストの能力を向上させることができる。

[0018]

【発明の実施の形態】

本願では、アクリレートおよびメタクリレートをベースとしたフォトレジスト組成物の新 30 規なファミリが提供される。本発明のフォトレジスト組成物は、重合可能なアクリレートまたはメタクリレート基を有するモノマーを含むポリマーを含む。本願では、特定のメタクリレートとして説明するが、モノマーは、それに類似のアクリレートの化学式を含むように定義され、また、反対も同様であることを理解するべきである。

[0019]

フォトレジスト組成物中のポリマーは、多数のモノマーの反応生成物である。従来の方法によりモノマーを重合し、ポリマーを形成することができる。ポリマーは、典型的には、約500~約5000ドルトンの分子量を有し、好ましくは、約1,000~約100,000ドルトンであり、より好ましくは、約5,000~約50,000である。

[0020]

例えば、環流で、モノマーの官能基中に副作用を誘発することのない、選択されたイニシエータの活性のための好適な所定温度に保持した媒体を与える好適な溶媒中で、所望のモノマーを溶解することができる。例えば、30質量%の比較的高濃度のモノマーを与えるように、溶液を調製することができる。その後、選択されたイニシエータが添加され、溶液は、乾燥窒素によりバブリングして脱気される。その後、反応フラスコは、予熱されたオイル・バス中に浸漬され、数時間環流される。室温まで溶液を冷却した後、ポリマーは、例えば20倍の、過剰で、好適な非溶媒中に沈澱することにより分離される。ポリマーは、ろ過することにより分離され、非溶媒で洗浄され、真空下で所定の質量になるまで乾燥される。

[0021]

20

10

40

本発明のフォトレジスト組成物は、当業者に知られた従来方法を使用し、成分(例えば、ポリマー、架橋剤、溶媒、酸発生剤、塩基、および/または補助成分)を含めることにより調製されてもよい。次のものに限られるものではないが、例えば、光酸発生剤、架橋剤、塩基性化合物、界面活性剤、潜在性の塩基性化合物、光塩基発生剤、溶解抑制剤、溶解促進剤、接着促進物質または消泡剤といった特性改善のための添加剤とともに、ポリマー材料を好適なキャスティング溶媒中に溶解することができる。これら以外の成分は概ね、使用される場合に、好ましくは約10質量%未満のフォトレジスト組成物を含み、さらに好ましくは、約1質量%未満のフォトレジスト組成物を含む。すべての成分が溶解され、溶液中に分散されれば、溶液は、ろ過され、例えば、イオン交換媒体を用いて状況に応じて処理され、微量の酸、塩基または金属といった好ましくない成分が除去される。

[0022]

アクリレートまたはメタクリレート・モノマーは、以下の一般式で表すことができる。

[0023]

【化6】

$$\begin{array}{c|c}
R^1 & R^3 \\
\hline
0 - R^2 & OH
\end{array}$$

20

10

[0024]

ここで、 R^1 は、水素(H)、メチル(CH_s)といった直鎖または分岐鎖の炭素数 $1\sim 20$ のアルキル基、トリフルオロメチル(CF_s)、塩素(C1)、フッ素(F)といったセミフルオロ化またはパーフルオロ化した直鎖または分岐鎖の炭素数 $1\sim 20$ のアルキル基、またはカルボニトリル(CN)を表す。 R^2 は、1つのトリフルオロメチル基(CF_s)を有する非置換脂肪族基または置換脂肪族基で、もしあるとすれば、置換脂肪族基、より好ましくはプロピルまたはイソプロピルといった炭素数 $1\sim 30$ の脂肪族基の各炭素に1つのトリフルオロメチル基(CF_s)が結合されたもの、または、置換または非置換の芳香族基で、好ましくはフェニルまたはナフチルといった炭素数 $5\sim 20$ のものを表し、 R^s は、水素(H)、メチル(CH_s)、トリフルオロメチル(CF_s)、ジフルオロメチル(CF_s)、ジフルオロメチル(CH_s)、フルオロメチル(CH_s F)、または、トリフルオロ化した脂肪族基で、好ましくは炭素数 $2\sim 20$ であり、 R^s は、トリフルオロメチル(CH_s F)、または、セミフルオロ化またはパーフルオロ化した脂肪族基で、好ましくは炭素数 $2\sim 20$ であり、 R^s と R^s と R^s と R^s とは同じものであってもよく、異なっていてもよい。

[0025]

本願では、脂肪族基は、置換または非置換の脂環基を含むように定義される。例えば、R² に対して好適な脂環基は、ノルボルニルメチル、ノルボルニル、アダマンチルおよびシクロヘキシルといった炭素数3~30のものである。同様に、本願では、R³ およびR⁴ の脂肪族基は、脂環基を含むように定義される。

[0026]

本願で定義されるようにモノマーは、上述したものの誘導体を含むことを意図している。例えば、アクリレートまたはメタクリレート基のメチレン基は、F、CLまたはBェといった1以上のハロゲンで光学的に置換することができる。加えて、上記のように、脂肪族基、脂環基、芳香族基は、F、CL、Bェまたはヒドロキシル(-OH)、オキソ(=O)またはニトリル(-CN)といった他の官能基で光学的に置換されてもよい。

[0027]

好ましい実施の形態では、モノマーは、次の新規のモノマーである、1, 1, 1-トリフルオロー2-ヒドロキシー5-ペンチル・メタクリレート(式7)、1, 1, 1-トリフ 50

20

ルオロー2ートリフルオロメチルー2ーヒドロキシー4ーペンチル・メタクリレート(式8)、2ー $\{[5-(1',1',1'-1')]$ ルボルニル $\{[5-(1',1',1'-1')]$ メタクリレート(式9)またはこれらに類似のアクリレート・モノマーの1つである。これらの新規のモノマーは、本願では個別の実施の形態として説明する。

【0028】 【化7】

【0029】 【化8】

【0030】 【化9】

[0031]

上記モノマーは、従来の技術を使用して製造することができる。例えば、テトラヒドロフランといった極性非プロトン溶媒中に、-15℃といった下げた温度でnープチルリチウムといった2当量の好適な強塩基を反応させることにより、対応するジオールのジアニオンを生成することができる。この溶液に、親ジオールに対して、例えば、10℃の下げた温度で滴下することにより添加される塩化メタクリロイル(または塩化アクリロイルまたは類似のそれらの誘導体)1当量が添加される。室温までゆっくり加熱し、ジエチル・エーテルといった水に混和しない溶媒を用いて希釈した後、その有機溶液は、飽和塩化アンモニウムで2回洗浄され、ブラインで2回洗浄された後、硫酸マグネシウム上で乾燥される。ろ過することにより乾燥剤を除去した後、溶媒は、ロータリ・エバポレーションにより除去され、フェノチアジンといった少量の抑制剤が添加され、所望の生成物が減圧下で蒸留される。

[0032]

使用できないのであれば、上記のジオールを、例えば、ハイドロボレーションし、続いて 塩基および過酸化水素により酸化し、さらに続けて中和反応することにより、類似のオレ フィン・フルオロカルビノールから生成することができる。

[0033]

また、対応するアクリル酸またはメタクリル酸のカルボキシレート・アニオンを用いて置 50

換することによって生じる臭化水素酸を使用して、臭化水素といった部位選択ハロゲン化水素により親オレフィン・フルオロアルコールからメタクリレートまたはアクリレート・モノマーを得ることができる。そのカルボキシレート・アニオンは、1,8ージアザビシクロ[5.4.0]ー7ーウンデシン(DBU)またはトリエチルアミンといった好適な強い阻害塩基を用いて酸から生成することができる。

[0034]

また、メタクリル酸またはアクリル酸または類似のそれらの誘導体を、従来の無機酸を使用する触媒酸条件下でオレフィン・フルオロカルビノールに直接添加することができる。例えば、ジエチル・エーテルといった極性非プロトン溶媒中にオレフィン・フルオロカルビノールおよび過剰のメタクリル酸を溶解することができ、硫酸といった、10分の1当 10 量の濃縮された強酸が滴下することにより添加される。その後、溶液は、数時間環流するために加熱され、室温まで冷却され、テトラヒドロフラン(THF)で希釈される。その後、溶液は、1Mの炭酸ソーダ溶液に慎重に添加され、攪拌される。有機相は、ジエチルエーテルで抽出され、飽和炭酸ソーダで洗浄され、続いてブラインで洗浄された後、硫酸マグネシウム上で乾燥される。ろ過することにより乾燥剤を除去した後、溶媒は、ロータリ・エバポレーションにより除去され、フェノチアジンといった少量の抑制剤が添加され、所望の生成物が減圧下で蒸留される。

[0035]

モノマーを製造する他の方法では、メタクリル酸またはアクリル酸または類似のそれらの誘導体を、ヘテロポリ酸またはヘテロポリ酸水和物を用いる酸触媒条件下でオレフィン・フルオロカルビノールおよびメタクリル酸が、メチル・エチル・ケトンといった極性非プロトン溶媒に溶解され、100分の1当量のリンタングステン酸水和物といったヘテロポリ酸が、滴下することにより添加される。溶液は、例えば、60℃で、数時間加熱され、室温まで冷却され、ジエチルエーテルで希釈される。その後、溶液は、10質量%の重炭酸ナトリウムに慎重に添加され、攪拌される。相が分離され、有機相は、ブラインにより洗浄され、その後、硫酸ナトリウム上で乾燥される。ろ過することにより乾燥剤を除去した後、溶液は、活性炭を有する室温で攪拌される。ろ過助剤を通してろ過することにより活性炭を除去した後、溶媒がロータリ・エバポレーションにより除去され、フェノチアジンといった少量の反応抑制剤が添加され、所望の生成物が減圧下で蒸留される。

[0036]

本発明のフォトレジスト組成物は、ネガ型フォトレジストとして使用することができる。 ネガ型フォトレジストの場合、パターン化されたフィルムの露光された領域が現像液、典型的にはアルカリ水溶液の現像液中で露光された範囲より可溶でなくなるようにされる。 このため、ネガ型フォトレジスト形成の重合性マトリクスは、触媒機構、多くの場合には 放射線を発生させる強酸を含むことによって不溶性材料に変化される本質的には可溶である材料を含む。

[0037]

この触媒機構の特性には、不溶性ネットワークに親フォトレジストの任意のポリマー鎖を変更させる架橋反応を含むことができる。この機構は、現像溶液中ではもはや有効に溶解 40 しない箇所で、フォトレジストのポリマー鎖の分子質量を少なくとも増加する触媒機構を含んでいる。また、その機構は、不溶性官能基に親フォトレジスト・ポリマーの可溶性基が化学変化することを含んでいてもよい。

[0038]

フォトレジスト組成物がネガ型フォトレジストとして使用される場合、架橋剤が、例えば、レジスト形成中に添加されてもよい。上述した架橋剤の例としては、グリコウリル、メラミン、エポキシド、フリル、テトラヒドロフリル、ビニル・エーテルおよびこれらの混合物を挙げることができるが、これらに限られるものではない。グリコウリルの好ましい例としては、次式を有するグリコウリルを挙げることができる。

[0039]

【化10】

10

【0.040】 ここで、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^8 、 R^9 および R^{10} の各々は、水素(H)、脂肪族基または芳香族基を表す。上述した脂肪族基の例としては、メチル基、エチル基、プロピル基またはイソプロピル基を挙げることができる。上述した芳香族基の例としては、フェニル基を挙げることができる。好適なグリコウリルの1つの特定の例としては、Cytec(West Paterson, NJ)から提供されるPOWDERLINK(登録商標)

[0041]

1174を挙げることができる。

20

本発明のフォトレジスト組成物は、ポジ型フォトレジストとしても使用することができる。典型的なポジ型フォトレジストは、現像液に本質的に可溶であるが、ブロック基または保護基により不溶になる本質的な保護構造材料である重合性マトリクスを含んでいる。これらの基は、触媒反応により酸に不安定となる官能基とすることができる。例えば、本発明のフォトレジスト組成物では、モノマーのフルオロ・アルコール基が、tーアルキル・カーボネート、tーアルキル・エステル、tーアルキル・エーテル、ケタールおよびアセタールといった酸に不安定な基をもつ少なくとも1つのフルオロ・アルコール基の水素置換によって保護されていてもよい。また、モノマーを含むフルオロ・アルコールは、酸に不安定な基を含む他のモノマーで共重合することができる。

[0042]

30

強酸の形成により現像液可溶材料を生成するため、保護基を除去することができる。好適な放射線に、像形成するように露光し、それに続いてフォトレジスト形成の放射線感受性成分、例えば、好適な放射への露光において強酸を形成するために分解するように特別に設計される光酸発生剤 (PAG) により酸を発生させることによりこれを実現してもよい。保護の度合いは、材料の露光されないキャスト・フィルムが不溶であり、露光された範囲が上述した酸に不安定な基の未保護により可溶となるように、アルカリ水溶液の現像液中で材料の溶解特性を最も有効に変化させるように選択される。

[0043]

露光後、保護基の充分な未保護を与えるため、熱処理を適用することができる。現像液に よる処理において、フォトレジストの露光されない範囲のパターン化されたフィルムを残 40 して、可溶となる露光された領域を溶解することができる。

[0044]

他の実施の形態では、本発明のフォトレジスト組成物中のポリマーは、式5のアクリレートまたはメタクリレート・モノマーで表されない他のモノマーを含むことができる。これらの他のモノマーは、本願では、「コモノマー」として参照される。式5のモノマーおよび式5で表されないコモノマーは、従来の方法を使用して共重合することができる。加えて、式5のモノマーを含むポリマーおよび式5で表されないコモノマーを含むポリマーは、例えば、フォトレジスト形成中に既知の方法を使用して「混合」し、本発明のフォトレジスト組成物を形成することができる。

[0045]

コモノマーは、フォトレジスト組成物に望まれる性質に基づいて選択することができる。例えば、モノマーおよびコモノマーは、本発明のネガ型フォトレジスト組成物に使用するポリマーを形成するために重合される場合、コモノマーの部分として架橋基を含むことができる。本願で定義されるように架橋基は、官能基を含み、触媒による処理において、その後の固有のポリマー求核分子との反応を可能にする求電子中心を露光する。この反応は、塩基性現像液中では不溶性となる与えられたポリマー鎖間に可溶性への変化を生じさせる。上述したコモノマーの例としては、次式のものが挙げられる。

【0046】 【化11】

10

【0047】 【化12】

20

【0048】 【化13】

30

【0049】 【化14】

40

【0050】 【化15】

【0051】 【化16】

【0052】 【化17】

OH OH

[0053]

上記式 1 1 は、フルフリルメタクリレートであり、上記式 1 2 は、テトラヒドロフルフリルメタクリレートであり、上記式 1 3 は、3 ーフルフリルオキシー 2 ーヒドロキシプロップー1ーイル・メタクリレートであり、上記式 1 4 は、テトラシクロ $[5.\ 2.\ 1.\ 0^2$ $[7.\ 0^4$ [9] ー5 ーオキソーウンデカニルー 1 0 ーメタクリレートであり、上記式 1 5 は、テトラシクロ $[5.\ 2.\ 1.\ 0^2$ $[5.\ 2.$

[0054]

加えて、ネガ型フォトレジスト組成物では、アルコールといった求核分子のサイトを含むコモノマーによりモノマーを重合することができる。上述したケースにおいては、個々の架橋剤をフォトレジスト形成中に添加することができる。上述した架橋剤は、処理中に求核分子を介してレジスト組成物のポリマーに結合することが好ましい。上述したように、上述した架橋剤の例としては、グリコウリル、メラミン、エポキシド、ビニル・エーテルおよびこれらの混合物を挙げることができるが、これらに限られるものではない。上述した求核分子のコモノマーの例としては、次式のものを挙げることができる。

【0055】 【化18】

OOH

【0056】 【化19】 40

30

【0057】 【化20】

10

【0058】 【化21】

20

【0059】 【化22】 30

【0061】 【化24】 10

[0062]

20

上記式18は、2-メタクリルオキシー6-ヒドロキシメチルナフタレンであり、上記式19は、6-メタクリルオキシメチルー2ーナフトールであり、上記式20は、2-ヒドロキシエチルメタクリレートであり、上記式21は、3-ヒドロキシー1ーアダマンチルメタクリレートであり、上記式22は、3-ヒドロキシー1ーアダマンチルアクリレートであり、上記式23は、2-メタクリルオキシ5-ヒドロキシメチルノルボルナンであり、上記式24は、2-アクリルオキシ-5-ヒドロキシメチルノルボルナンである。上記式18の2-メタクリルオキシ6-ヒドロキシメチルナフタレンおよび上記式19の6-メタクリルオキシメチルー2ーナフトールのコモノマーは、新規なモノマーであり、本願では、個別の実施の形態として説明される。

[0063]

30

同様に、ポジ型フォトレジストで使用するために特定のコモノマーを選択することができる。上述したモノマーは、ターシャリ・アルキル・カーボネート、ターシャリ・アルキル・エステル、ターシャリ・アルキル・エーテル、アセタールまたはケタールといった酸に不安定な基を含むモノマーの基から選択することができる。上述したコモノマーの例としては、次式のものを挙げることができる。

【0064】 【化25】

40

【0065】 【化26】

【0066】 【化27】

10

[0067]

上記式 25 は、t ープチルメタクリレートであり、上記式 26 は、1 ーメチルーシクロペ 20 ンチルメタクリレートであり、上記式 27 は、2 ーメチルー 2 ーアダマンチルメタクリレートである。

[0068]

同様に、ネガまたはポジ型フォトレジストのいずれかで使用するために特定のコモノマーを選択することができる。例えば、上述したコモノマーは、ラクトン、スルホンアミド、無水物、カルボン酸といった少なくとも1つの極性基を含むことができる。上述した基は、例えば、溶解特性、熱的性質およびエッチ抵抗の調節を可能にする。例えば、コモノマーは、アクリル酸および/またメタクリル酸を含み、露光されないレジストの溶解を促進させることができる。少なくとも1つの極性基を含むコモノマーとしては、次式のものを挙げることができる。

30

【0069】 【化28】

40

【0070】 【化29】

[0071]

上記式 28 は、 $\alpha-$ メタクリロイルオキシー $\gamma-$ ブチロラクトンであり、上記式 29 は、5-メタクリロイルオキシー 2, 6-ノルボルナンカルボラクトンである。

[0072]

コモノマーは、式5のアクリレートまたはメタクリレート・フルオロ・アルコール・モノマーを有するため、従来の方法により製造することができる。例えば、コモノマーの親アルコールは、アルコールのアニオンを形成した後、または、親アルコールが、それぞれ1または2当量の好適な強塩基を使用するジオールである場合、式5のモノマーの製造に関して上述したように、対応するジアニオンを形成した後、塩化メタクリロイルまたは塩化アクリロイルまたはそれらの誘導体と反応させることができる。生成物のワーク・アップおよび分離は、類似の方法により処理することができる。官能基に許容範囲がないことにおり、この処理を不可能にする場合、好適な保護ー未保護スキームの使用が、副反応を回避するために必要とされてもよい。

[0073]

本発明のフォトレジスト組成物は、電子部品、特に半導体デバイスの製造に、光学、電子ビーム、イオン・ビームまたは X 線を使用するフォトリングラフ用マスクの製造に使用される放射線感受性フォトレジストとして特に有用である。さらに、本発明の組成物は、パターニングした印刷回路ボードまたはフォトリングラフ用マスク(例えば、フォトマスク)、マイクロ・マシーニング、マイクロ流体セル、または高解像度パターンの画定を必要とする他の関係ある方法に使用されてもよい。

[0074]

本発明は、例えば、シリコン・ウェハ、クロム・オン・ガラス・マスク・ブランク、または印刷回路ボードといった所望の基板をパターニングする方法を包含する。本発明の方法は、上述したように、式5のアクリレートまたはメタクリレート・モノマーを有するポリマーを含むフォトレジスト組成物の被膜を基板に塗布してフィルムを形成するステップを含む。スピン・キャスティングといった知られた方法によりフォトレジスト材料を塗布することができる。

[0075]

本発明の方法は、193nmまたは157nmの紫外線といった像形成放射線源にフォトレジスト組成物をパターン化するように露光するステップを含む。その後、放射線源に露光されたフォトレジストの範囲は、例えば、パドル現像、または当業者によく知られた他 40の方法により現像される。現像溶液としては、例えば、希釈したアルカリ水溶液を挙げることができ、前記水溶液は、界面活性剤を含んでいてもよく、含まなくてもよい。

[0076]

ポジ型フォトレジストの場合には、フィルムの露光された範囲が、現像液中で可溶性となり、露光されない範囲のパターンを残して洗浄除去することができる。ネガ型フォトレジストの場合には、フィルムの露光された範囲が不溶性となり、露光されない範囲を現像した後、そのまま残るであろう。その後、現像された像を水でリンスし、過剰な現像液を除去し、乾燥させることができる。その後、パターン化されたフォトレジスト・イメージを、下部の基板へのその後のイメージ転写に用いるエッチ・マスクとして使用することができる。

10

30

[0077]

従来から知られているように、本発明の特性および利点を少なくとも部分的に改善するた めに、例えば、反射防止膜、基板プライミング、ベーキング、フラッド・イクスポージャ 、または蒸気処理といったプレ塗布、ポスト塗布、ポスト・イクスポージャ、ポスト現像 プロセスを本発明の方法に含んでいてもよい。特に、フォトレジスト・フィルムの残留キ ャスティング溶媒を除去するポスト塗布ベーク (PAB) を含むことは、非常に好ましい 。PABプロセスは、約80℃~約120℃の温度で、約10秒~約120秒間、所望の 基板 (例えば、ウェハ) をベーキングするステップを含む。好ましいPABは、110℃ で60秒間である。

[0078]

また、上述したPAB法と合わせて、方法中にポスト・イクスポジャ・ベーク(PEB) を含むことが好ましい。PEBは、多くの低活性化エネルギーの化学的に拡張されたフォ トレジストの特性に対しては必要とされないものの、リソグラフの像形成の品質を改善す るために含まれていてもよいものである。PEBプロセスは、約80℃~約120℃の温 度で、約10秒~約120秒間、ウェハまたは基板をベーキングするステップを含んでい てもよい。好ましいPEBは、110℃で60秒間である。PABプロセスとPEBプロ セスとの両方が、例えば、接触ホット・プレート・ベーキング、オーブン・ベーキング、 近接性ベーキングなどといった、当業者により理解される従来方法を使用して行われても よいことを理解するべきである。これに限られるものではないが、例えば、当業者に知ら れた技術によるヘキサメチルジシラザンおよび/または近縁種といった従来のシリル化剤 20 を含む界面プライミング剤により基板を事前処理するステップを含むことが好ましい。本 発明で使用する好適な例示する技術としては、蒸気プライミングおよび液泡塗布を挙げる ことができるが、これに限られるものではない。

[0079]

本発明の方法は、従来のエッチング・プロセスを使用してパターン化された基板をエッチ ングするステップをさらに含み、このエッチング・プロセスとしては、反応性イオン・エ ッチングを挙げることができるが、これに限られるものではない。加えて、いかなる残留 フォトレジスト組成物も、例えば、ストリッピング剤を使用して基板から除去することが できる。

[0080]

本発明の例示する実施の形態を以下に開示するが、本発明は、これらの明示した実施の形 態に限られるものではなく、その他の様々な変更および修正が、本発明の目的または精神 から逸脱することなく当業者によりなし得るものであることを理解するべきである。次の 実施例は、本発明の目的および精神を例示するために提供されるものである。これらの実 施例は、例示した目的のみに対して与えられているため、本願で開示される発明は、当然 にそれらに限定されるべきものではない。

[0081]

【実施例】

(実施例1)

(1, 1, 1-1) 1-1 1-・メタクリレートおよび1, 1, 1ートリフルオロー2ートリフルオロメチルー2ーヒド ロキシー4-ペンチル・メタクリレート(式7および式8)の合成)

(1, 1, 1-トリフルオロー2-トリフルオロメチルー2, 5-ペンタンジオールおよ び1,1,1ートリフルオロー2ートリフルオロメチルー2,4ーペンタンジオールの調

オーバーヘッド・スターラ、デジタル・サーモメータおよび窒素注入口を有する1Lの定 圧添加ファンネルを備えた3口の、3L丸底フラスコに、974mL(1.95mol) のボランージメチルスルフィド錯体(THF中に 2.0M)を添加した。400mLの無 水THF中に353g(1.7mol)の1,1,1-トリフルオロー2ートリフルオロ メチルー4ーペンタンー2ーオールを溶解して添加ファンネルを満たした。フラスコを冷 50

10

却し、15℃未満の温度で保持するとともに攪拌しながらゆっくりオレフィンを添加した 。再冷却した後、2日間室温で混合物を攪拌し、慎重に750mL (2.25mol)の 3M NaOH水溶液を添加した。ロータリ・エバポレータ上の反応混合物を減量させ、 続いて2×500mLのジエチルエーテルを用いて共沸させた。生じた重油を、300m LのTHF中に溶解し、その溶液を、250mLの添加ファンネル、デジタル・サーモメ ータおよびマグネティック・スター・バーを備えた1Lの3口丸底フラスコに移した。 2 50mLの30%過酸化水素で添加ファンネルを満たした。フラスコを冷却し、攪拌しな がらゆっくり過酸化水素を添加した。室温で夜通し攪拌を続けた後、110ジエチルエー テルにより溶液を希釈し、5%HC1を用いてpH6(リトマス液)に調製した。エーテ ル相を分離し、水溶液相を2つの500mLエーテルで抽出した。2つの500mLの飽 10 和塩化アンモニウムとブラインとを用いて、結合された有機相を洗浄し、MgSО↓上で 乾燥および蒸発させて、2つのタイトル・アルコールの45:55 (2°:1°)混合物 である379gの粗生成物を得た。12''Vigreuxを通して蒸留することにより 、ジオールを 1. 0 mm H g で b p 4 7 ℃のもの (2° アルコール) および 1. 0 mm H gでbp55℃のもの(1°アルコール)に分離した。2°アルコールは、低融点固体で あり、1°アルコールは、粘性オイルである。

[0082]

(1, 1, 1-トリフルオロー2-トリフルオロメチルー2-ヒドロキシー5ーペンチル ・メタクリレート(式7)の調製)

オーバーヘッド・スターラ、デジタル・サーモメータおよび窒素注入口を有する1 L の定 20 圧添加ファンネルを備えた3口の、2L丸底フラスコに、590mL(0.944mol) のn-ブチルリチウム (ヘキサン中に1.6M) を添加した。300mLの無水THF 中に107g(0.47mol)の1,1,1-トリフルオロー2ートリフルオロメチル -2,5-ペンタンジオールで添加ファンネルを満たした。フラスコを冷却し、15℃未 満の温度に保持するとともに、攪拌しながらジオールを滴下することにより添加した。生 じた黄-オレンジ溶液を、200mLの無水THFに54.5g(0.52mol)の塩 化メタクリロイルを溶解するのに10℃で1時間を超えて滴下することにより添加される 時間である追加の2時間攪拌した。反応混合物を500mLのジエチルエーテルで希釈し た後、夜間において室温に到達させ、2×500mL飽和塩化アンモニウムとブラインと により洗浄し、MgSO4上で乾燥させ、1.0mmHg、74℃で蒸留し(0.5gの 30 フェノチアジンを蒸留より先にポットに添加した。)、109gのタイトル化合物(収率 79%)を得た。

[0083]

(1, 1, 1-トリフルオロー2-トリフルオロメチルー2-ヒドロキシー4-ペンチル ・メタクリレート(式8)の調製)

142g(0.63mol)の1,1,1-トリフルオロ-2-トリフルオロメチル-2 , 4-ペンタンジオールと、793mL(1.27mol)のn-ブチルリチウム(ヘキ サン中に1.6M)と、73g(0.69mol)の塩化メタクリロイルを使用して、上 述したメタクリレートと同様の方法で、タイトル化合物を調製し、1.0mmHg、67 ℃で蒸留後、透明で、無色のオイルとして142g(76%)の2°メタクリレートを得 40 た。

[0084]

(実施例2)

(2- | [5-(1', 1', 1'-トリフルオロ-2'-トリフルオロメチル-2'-ヒドロキシ)プロピル]ノルボルニル メタクリレート(式9)の合成)

(2-ヒドロキシ-5-[(1', 1', 1'-トリフルオロ-2'-トリフルオロメチ ル-2, -ヒドロキシ)プロピル]ノルボルナンの調製)

コンデンサ (窒素注入口)、デジタル・サーモメータおよびマグネティック・スター・バ ーを備えた3口の、500mL丸底フラスコに、173.2g(0.63mol)の5-[(1', 1', 1'-1')]

30

プロピル] -2 - 2 、夜通し窒素下で100℃に混合物を加熱した。生じた黄色の溶液を、濃い黄色のオイル を残してロータリ・エバポレータ上で蒸発させ、120mLの濃縮された水酸化アンモニ ウム (28%) を添加し、夜通し攪拌しながら60℃に混合物を加熱した。冷却後、層を 分離し、下層を、500mLのジエチルエーテルで希釈し、5% (v/v) HCl (2× 250 mL)、水 $(2 \times 200 \text{ mL})$ およびプラインで続けて洗浄した。MgSO、上で エーテル溶液を乾燥させ、0.8mmHg、92℃で蒸発および蒸留して、透明で、無色 のオイルとして156gのタイトル化合物(84%)を得た。

[0085]

 $(2 - \{ [5 - (1', 1', 1' - 1')]$ - 1' - 1' - 1' - 1' - 1' - 1' - 1'ヒドロキシ)プロピル]ノルボルニル メタクリレート(式9)の調製) オーバーヘッド・スターラ、デジタル・サーモメータおよび窒素注入口を有する1 Lの定 圧添加ファンネルを備えた3口の、3L丸底フラスコに、147.0g(0.5mol) の2-ヒドロキシ-5-[5-(1', 1', 1'-トリフルオロ-2'-トリフルオロ メチル-2'-ヒドロキシ)プロピル]ノルボルナンと、1000mLの無水THFとを 加えた。ヘキサン中に660mL(1.05mol)のn-ブチルリチウムの1.6M溶 液で添加ファンネルを満たした。フラスコを5℃まで冷却し、ブチルリチウム溶液を、1 5℃未満の温度に保持するとともに、攪拌しながら滴下することにより添加した。生じた 懸濁液を、5℃まで再冷却する約6時間で室温まで到達させ、200mLの無水THF中 に57.8g(0.55mol)の塩化メタクリロイルの溶液を、10℃未満の温度を保 ²⁰ 持するとともに、ゆっくり滴下することにより添加した。混合物は、急速に均一になり、 夜通し攪拌しながら室温まで到達させた。その後、リトマス液により外見上5~6のpH となるように、希釈したHC1(5% ٧/٧)を添加し、ロータリ・エバポレータ上の容 量を減量し、2Lのジエチルエーテルで希釈した。エーテル溶液を水およびブラインで洗 浄し、MgSO4上で乾燥させ、0.6mmHg、120℃で蒸発および蒸留し(およそ 1. 0gのフェノチアジンを蒸留より先にポットに添加した。)、透明で、無色のオイル として130gのタイトル化合物(72%)を得た。

[0086]

(2- { [5-(1', 1', 1'-トリフルオロ-2'-トリフルオロメチル-2'-ヒドロキシ)プロピル]ノルボルニル メタクリレート(式9)の別の調製) 3-(5-ビシクロー[2, 2, 1] ヘプテンー2-イル) -1, 1, 1ートリフルオロ-2-(トリフルオロメチル) -2-プロパノール (NBHFA) (54.8g、0.20 m o l) と、メタクリル酸 (5 1. 65 g、0. 60 m o l) と、50 m L のエーテル とを、コンデンサ、マグネティック・スターラおよび窒素注入口を備えた丸底フラスコ内 に配置した。攪拌中、98%の濃硫酸 (6.08g、3.25mL、0.06mol)を 、目盛り付きピペットにより室温で滴下することにより添加した。穏やかな発熱反応が生 じた。18時間環流するために混合物を加熱した。その後、50mLのテトラヒドロフラ ン (THF) で希釈し、炭酸ソーダ溶液 (50g、600mLのDI水中に0.60mo 1) 中に慎重に注ぎ、2時間攪拌した。その後、2×150mLエーテルで混合物を抽出 した。結合された有機抽出物を、150mLの飽和炭酸ソーダ溶液で洗浄し、それに続い 40 て150mLのプラインで洗浄し、無水硫酸マグネシウム上で乾燥させた。溶液を真空中 で濃縮した。減圧下で機能性蒸留により2mmHg、140℃で32.44gの所望の生 成物を得た。

[0087]

(2- { [5-(1', 1', 1'-トリフルオロー2'-トリフルオロメチルー2'-ヒドロキシ)プロピル]ノルボルニル メタクリレート(式9)の第2の別の調製) 3-(5-ビシクロー[2, 2, 1] ヘプテン-2-イル) -1, 1, 1ートリフルオロ-2-(トリフルオロメチル) -2-プロパノール (NBHFA) (4.0g、14.6mmol) と、メタクリル酸 (1.26g、14.6mmol) と、tープチルカテコー ν (25 mg) とを、20 mLのメチルエチル・ケトン (MEK) に溶解した。リンタン 50

グステン酸 (H₃ PW_{1 2} O_{4 0}) (0.42g、0.146mmol) を添加し、溶液 を3時間で60℃に加熱した。室温まで冷却した後、50mLのジエチル・エーテルを用 いて希釈した。その後続いて、3つの20mLの10%(w/v)炭酸ソーダ水溶液およ びブラインで洗浄した。有機溶媒を無水硫酸ナトリウム上で乾燥させ、ろ過した。その後 、室温で5分間活性炭を用いて溶液を攪拌し、セライトろ過助剤上でろ過した。ロータリ ・エバポレーションし、溶媒を除去した後、生じた黄色のオイルから所望の化合物を真空 蒸留(750mTorrで115℃~119℃)し、無色の液体(3.58g、68%) を得た。

[0088]

(実施例3)

(6-メタクリルオキシメチル-2-ナフトール(式19)の合成)

(メチルー6-ヒドロキシー2-ナフトエートの調製)

窒素注入口とマグネティック・スター・バーとを備えた1L丸底フラスコに、50g(0 . 27mol) の6-ヒドロキシー2-ナフト工酸と、400mLのメタノールとを加え た。1mLの濃硫酸で懸濁液をゆっくり処理し、夜通し室温で攪拌した。生じた溶液を、 蒸発させ、500mLのエチル・アセテートを用いて溶解し、3×300mLの飽和Na HCO_3 、 2×300 mLの水およびブラインで引き続き洗浄した。薄い黄色の溶液を、 MgSO4上で乾燥させ、約100mLまで減量し、ヘキサンを用いてゆっくり処理した 。生じた透明な沈殿物を集め、窒素ストリーム下で乾燥させ、良好な、白いプレート状で 、mp196℃のものとして52gのタイトル化合物(95%)を得た。

[0089]

(6-ヒドロキシメチル-2-ナフトールの調製)

オーバーヘッド・スターラ、デジタル・サーモメータおよび窒素注入口を有する500m Lの定圧添加ファンネルを備えた3口の、1L丸底フラスコに、11g(0.29mol) のリチウム・アルミニウム水素化物と、200mLの無水THFとを添加した。添加フ ァンネルを、40g(0.2mol)のメチルー6-ヒドロキシー2-ナフトエートとで 満たした。フラスコを氷または水で冷却し、ナフトエートを、1時間を超える時間でゆっ くり添加した。夜通し懸濁液を攪拌し、再冷却し、慎重に100mLの水で処理した。 5 % (v/v) HC1中に白色の懸濁液を注ぎ、エチル・アセテートを用いて数時間抽出し た。結合された抽出物を水で洗浄し、乾燥および蒸発させ、ヘキサンまたはエチル・アセ 30 テート中の残留物を再結晶させて、ベージュのプレート状で、mp179~181℃のも のとして3つのクロップ内に合計30gのタイトル化合物(87%)を得た。

[0090]

(6-メタクリルオキシメチル-2-ナフトール(式19)の合成)

オーバーヘッド・スターラ、デジタル・サーモメータおよび窒素注入口を有する250m Lの定圧添加ファンネルを備えた3口の、500mL丸底フラスコに、25g(0.14 mo1)の6-ヒドロキシメチル-2-ナフトールと、100mLの無水THFとを加え た。190mL(0.3mol)のn-ブチルリチウム(ヘキサン中に1.6M)で添加 ファンネルを満たした。5℃までフラスコを冷却し、15℃未満の温度で保持しながら、 ゆっくりブチルリチウムを添加した。100mLの無水THF中に14.9g(0.15 mol) の塩化メタクリロイルの溶液を10℃未満の温度を保持しながらゆっくり添加す る時間である1時間、生じた懸濁液を攪拌した。反応混合物を、強制的な攪拌を伴う30 0mLの飽和塩化アンモニウム中へ注ぐ時間である6時間、冷却しながら攪拌を続けた。 有機層を分離し、水層を、エチル・アセテートを用いて抽出した。結合された有機相を水 およびブラインで洗浄し、乾燥および蒸発させた。生じた残留物を、ヘキサン中の35% エチル・アセテートを用いてシリカゲル上でクロマトグラフを行った。純粋な生成物を含 む少量を結合させ、蒸発させてオフホワイトの固体として19gのタイトル化合物(56 %)を得た。

[0091]

(実施例4)

20

10

(2-メタクリルオキシ6-ヒドロキシメチルナフタレン (式18) の合成) デジタル・サーモメータ、窒素注入口とマグネティック・バーとを有する50mLの定圧 添加ファンネルを備えた3口で、500mL丸底フラスコに、25g(0.14mol) の6-ヒドロキシメチル-2-ナフトールと、200mLのジクロロメタンと、14.5 g (0.14mol) のトリエチルアミンとを加えた。30mLのジクロロメタン中に1 4.9g(0.15mol)の塩化メタクリロイルの溶液で添加ファンネルを満たした。 5℃にフラスコを冷却し、10℃未満の温度を保持しながら塩酸をゆっくり滴下すること により添加した。夜通し室温で反応混合物を攪拌し、その後、水およびブラインで洗浄し 、MgSO。上で乾燥および蒸発させ、残留物をヘキサン中の35%エチル・アセテート を用いたシリカゲル上でクロマトグラフを行った。純粋な生成物を含む一部分を結合させ 10 、蒸発させて、オフホワイトの固体として22gのタイトル化合物(65%)を得た。約 8gの開始剤を流動相中のエチル・アセテートの割合を増加させることによりカラムから 回収することができる。

[0092]

(実施例5)

(3-フルフリロキシ-2-ヒドロキシプロップ-1-イル・メタクリレート(式13)

メタクリル酸 (10g) と、フルフリル・グリシジル・エーテル (15g) と、トリエチ ルアミン (0.3g) との混合物を2時間で100℃まで加熱し、その後、追加の2時間 で105℃まで加熱した。GC分析では、96%の転化率を表した。エーテルで混合物を 20 満たし、水で洗浄し、続いて飽和炭酸ソーダで洗浄し、MgSО↓を用いて乾燥させ、ろ 過し、ロータリ・エバポレートして、23.7gのかすかに黄色のオイル(94.8%) を得た。

[0093]

(実施例6)

(193 nmポジ型フォトレジストに使用するポリマー (式9と式7と式27の共重合体)の合成)

 $2 - \{ [5 - (1', 1', 1' - h)] \}$ ドロキシ)プロピル] ノルボルニル メタクリレート (式9) (5.04g、0.014 mo1) と、1, 1, 1-トリフルオロ-2-トリフルオロメチル-2-ヒドロキシ-5ーペンチル・メタクリレート (式7) (2.06g、0.007mo1) と、2ーメチル アダマンチル・メタクリレート (式27) (3.51g、0.014mol) と、32g のテトラヒドロフラン (THF) とを、コンデンサと窒素注入口とを備える丸底フラスコ 内に収容した。2, 2'-アゾビシソブチロニトリル (AIBN) (0.23g、0.0 014m01)を、上記溶液に添加し、溶解するまで攪拌した。その後、真空または窒素 パージを使用して溶液を4回脱気した。その後、内容物を加熱し、18時間環流した。そ の後、ヘキサン (700mL) 中に上記溶液を滴下することにより添加した。沈澱したポ リマーをろ過し、ヘキサン (50mL)を使用して2回洗浄し、60℃の真空下で乾燥さ せた。

[0094]

(実施例7)

(193 nmネガ型フォトレジスト (式7と式19の共重合体) の合成)

1, 1, 1-トリフルオロー2-トリフルオロメチルー2-ヒドロキシー5ーペンチル・ メタクリレート (式7) (5.30g、0.018mol) と、2-メタクリルオキシー 6-ヒドロキシメチルナフタレン(式19) (0.49g、0.002mol)と、18 gのTHFとを、コンデンサおよび窒素注入口を備えた丸底フラスコ内に収容した。AI BN (0.13g、0.8 mm o 1) を上記溶液に添加し、溶解するまで攪拌した。その 後、真空または窒素パージを使用して溶液を4回脱気した。その後、内容物を加熱し、1 8時間環流した。その後、ヘキサン (500mL) 中へ溶液を滴下することにより添加し た。沈澱したポリマーをろ過し、ヘキサン(50mL)を使用して2回洗浄し、60℃の 50

30

真空下で乾燥させた。

[0095]

(実施例8)

(193 n mネガ型フォトレジスト (式8と式19の共重合体)の合成)

1, 1, 1-トリフルオロー2ートリフルオロメチルー2ーヒドロキシー4ーペンチル・メタクリレート (式8) (5.30g、0.018mol) と、2ーメタクリルオキシー6ーヒドロキシメチルナフタレン (式19) (0.49g、0.002mol) を、コンデンサおよび窒素注入口とを備えた丸底フラスコ中の18gのTHFに添加した。AIBN (0.13g、0.80mmol) を、上記溶液に添加し、溶解するまで攪拌した。その後、真空または窒素パージを使用して溶液を4回脱気した。その後、内容物を加熱し、18時間環流した。その後、ヘキサン (50mL) 中に溶液を滴下することにより添加した。沈澱したポリマーをろ過し、ヘキサン (50mL) を用いて2回洗浄し、60℃の真空下で乾燥させた。

[0096]

(実施例9)

(193 n mネガ型フォトレジスト (式8と式9と式20の共重合体)の合成) 1, 1, 1ートリフルオロー2ートリフルオロメチルー2ーヒドロキシー4ーペンチル・メタクリレート (式8) (2.53g、8.61mmol)と、2ー { [5ー(1',1',1'-1')] フルオロー2'ートリフルオロメチルー2'ーヒドロキシ)プロピル] ノルボルニル メタクリレート (式9) (1.55g、4.31mmol)と、2ーヒドロキシエチ 20ル・メタクリレート (式20) (0.187g、1.44mmol)とを、AIBN (23.5mg、0.144mmol)を使用してイソプロピル・アルコール (10g、30質量%溶液)中に溶解した。数分間、乾燥窒素をバブリングして溶液から酸素を除去し、その後、16時間環流した。室温まで反応混合物を冷却し、強制的に攪拌する400mLのヘキサン中に沈澱させた。生じた白色の固体を、ろ過して集め、少量のヘキサンで数回洗浄し、60℃の真空下で20時間乾燥させた。

[0097]

(実施例10)

(193nmネガ型フォトレジストに使用するポリマー(式7と式8と式20の共重合体)の合成)

1, 1, 1-トリフルオロー2ートリフルオロメチルー2ーヒドロキシー5ーペンチル・メタクリレート (式7) (3.00g、10.2mmol) と、1, 1, 1ートリフルオロー2ートリフルオロメチルー2ーヒドロキシー4ーペンチル・メタクリレート (式8) (1.05g、2.92mmol) と、2ーヒドロキシエチル・メタクリレート (式20) (0.190g、1.46mmol) と、AIBN (10.0mg、0.0580mm

o 1) といったモノマーを用い、実施例9と同様の手順で行った。

[0098]

(実施例11)

(193nmネガ型フォトレジストに使用するポリマー(式7と式20の共重合体)の合成)

1, 1, 1-トリフルオロー2-トリフルオロメチルー2-ヒドロキシー5-ペンチル・メタクリレート(式7)(3. 00g、10. 2mmol)と、2-ヒドロキシエチル・メタクリレート(式20)(0. 330g、2. 56mmol)と、AIBN(8. 00 mg、0. 0510mmol)といったモノマーを用い、実施例9と同様の手順で行った

[0099]

(実施例12)

(193nmネガ型フォトレジストに使用するポリマー(式8と式20の共重合体)の合成)

1, 1, 1-トリフルオロー2-トリフルオロメチルー2-ヒドロキシー4-ペンチル・ 50

メタクリレート (式 8) (3.00g、10.2 mm o l) と、2-ヒドロキシエチル・メタクリレート (式 2 0) (0.3 3 0 g、2.56 mm o l) と、A I B N (8.00 mg、0.05 1 0 mm o l) といったモノマーを用い、実施例 9 と同様の手順で行った

[0100]

(実施例13)

(193 n m ネガ型フォトレジストに使用するポリマー(式 9 の重合体)の合成) $2-\{[5-(1',1',1'-1')]$ ートリフルオロー2'ートリフルオロメチルー2'ーヒドロキシ)プロピル] ノルボルニル メタクリレート(式 9)(5.00g、13.9 m m o 1)と、AIBN(9.00 mg、0.0556 mm o 1)といったモノマーを用い 10、実施例 9 と同様の手順で行った。

[0101]

(実施例14)

(193 n m ネガ型フォトレジストに使用するポリマー (式8と式9と式14のモノマーと式20のモノマーの共重合体)の合成)

[0102]

(実施例15)

(193nmネガ型フォトレジストに使用するポリマー(式 8の重合体)の合成) 1, 1, 1-トリフルオロー 2-トリフルオロメチルー 2-ヒドロキシー 4-ペンチル・メタクリレート(式 8)(2. 00g、6. 80mmol)と、AIBN(22. 3mg、0. 136mmol)といったモノマーを用い、実施例 9と同様の手順で行った。

[0103]

(実施例16)

(193nmネガ型フォトレジストに使用するポリマー (式8と式22の共重合体)の合成)

1, 1, 1-トリフルオロー 2-トリフルオロメチルー 2-ヒドロキシー 4-ペンチル・メタクリレート (式 8) (3. 00 g、1 0. 2 mm o 1) と、4-ヒドロキシー 2-アダマンチル・メタクリレート (式 2 2) (0. 5 6 6 g、2. 5 5 mm o 1) と、A I B N (4 1. 8 m g、0. 2 5 5 mm o 1) といったモノマーを用い、実施例 9 と同様の手順で行った。

[0104]

(実施例17)

(193nmネガ型フォトレジストに使用するポリマー (式8と式22と式20の共重合体)の合成)

1, 1, 1-トリフルオロー2-トリフルオロメチルー2-ヒドロキシー4-ペンチル・メタクリレート(式 8) (3. 00 g、10. 2 mm o 1) と、4-ヒドロキシー2-アダマンチル・メタクリレート(式 22) (1. 13 g、5. 10 mm o 1) と、2-ヒドロキシエチル・メタクリレート(式 20) (0. 22 1 g、1. 70 mm o 1) と、A I B N (18. 6 m g、0. 1 1 3 mm o 1) といったモノマーを用い、上記と同様の手順で行った。

[0105]

(実施例18)

40

(193 n mポジ型フォトレジストに使用するポリマー (式9と式27の共重合体)の合 成)

2- [5-(1', 1', 1'-トリフルオロ-2'-トリフルオロメチル-2'-ヒ ドロキシ) プロピル] ノルボルニル メタクリレート(式9) (18.05g、0.05 mo1) と、2-メチル-2-アダマンチル・メタクリレート(式27)(8.40g、0.033mol)と、79gのTHFとを、コンデンサおよび窒素注入口を備えた丸底 フラスコ内に収容した。A I B N (0.55g、3.30 mm o 1) を、上記溶液に添加 し、溶解するまで攪拌した。その後、真空または窒素パージを使用して溶液を4回脱気し た。その後、内容物を加熱し、18時間環流した。その後、ヘキサン(1.6L)中に溶 液を滴下することにより添加した。沈澱したポリマーをろ過し、ヘキサン(100mL) で2回洗浄し、60℃の真空下で乾燥させた。

[0106]

(実施例19)

(193 n mポジ型フォトレジストに使用するポリマー(式9と式26の共重合体)の合 成)

2- {[5-(1', 1', 1'-トリフルオロ-2'-トリフルオロメチル-2'-ヒ ドロキシ) プロピル] ノルボルニル メタクリレート(式9) (8.70g、0.024 mol)と、1-メチル-1-シクロペンチル・メタクリレート(式26) (2.70g 、0.016mol)と、AIBN (0.27g、1.60mmol)といったモノマー を用い、実施例18と同様の手順で行った。

20

[0107]

(実施例20)

(193 n mポジ型フォトレジストに使用するポリマー (式9と式27と式29のモノマ ーの共重合体)の合成)

2- {[5-(1', 1', 1'-トリフルオロ-2'-トリフルオロメチル-2'-ヒ ドロキシ) プロピル] ノルボルニル メタクリレート (式9) (5.40g、0.015 mo1) と、2-メチル-2-アダマンチル・メタクリレート(式27)(2.26g、0.009mo1) と、5-メタクリロイルオキシー2, 6-ノルボルナンカルボラクトン (式29) (1.33g、0.006mol) と、AIBN (0.20g、1.20m mol) といったモノマーを用い、実施例18と同様の手順で行った。

[0108]

(実施例21)

(193 n m ネガ型フォトレジストに使用するポリマー (式8と式9と式20の共重合体) の合成)

1, 1, 1-トリフルオロー2-トリフルオロメチルー2-ヒドロキシー4ーペンチル・ メタクリレート (式 8) (1.31g、4.47mmol)と、2-{[5-(1',1 ', 1'ートリフルオロー2'ートリフルオロメチルー2'ーヒドロキシ) プロピル] ノ ルボルニル メタクリレート (式9) (0.495g、1.38mmol) と、2-ヒド ロキシエチル・メタクリレート (式20) (0.0894g、0.688mmol)と、 メタクリル酸(0.0296g、0.344mmol)と、AIBN(11.3mg、0.40. 0688mmol)といったモノマーを用い、実施例9と同様の手順で行った。

[0109]

(実施例22)

(193 n mネガ型フォトレジストに使用するポリマー(式7と式12の共重合体)の合 成)

1, 1, 1-トリフルオロー2-トリフルオロメチルー2-ヒドロキシー5ーペンチル・ メタクリレート (式 7) (4.0g) と、テトラヒドロフルフリルメタクリレート (式 1 2) (1.55g) と、AIBN (0.18g) といったモノマーを用い、溶媒としてエ チル・アセテートを使用することを除いて、実施例9と同様の手順で行った。

[0110]

20

(実施例23)

(193 n mネガ型フォトレジストに使用するポリマー (式7と式11の共重合体)の合 成)

1, 1, 1-トリフルオロー2-トリフルオロメチルー2-ヒドロキシー5ーペンチル・ メタクリレート (式 7) (4.0g)と、フルフリルメタクリレート(式 1 1)(1.0 0g)と、AIBN (0.18g) といったモノマーを用い、実施例22と同様の手順で 行った。

[0 1 1 1]

(実施例24)

(193 n mネガ型フォトレジストに使用するポリマー (式7と式13の共重合体)の合 10 成)

1, 1, 1-トリフルオロー2-トリフルオロメチルー2-ヒドロキシー5-ペンチル・ メタクリレート (式 7) (4.0g)と、3-フルフリルオキシ-2-ヒドロキシプロッ プー1-イル・メタクリレート (式13) (1.30g) と、AIBN (0.18g) と いったモノマーを用い、実施例22と同様の手順で行った。

[0112]

以下に、本発明をまとめて開示する。

(1) ポリマーを含むフォトレジスト組成物であって、前記ポリマーは、下記構造 【化30】

$$R^1$$
 $0-R^2$ R^3 $0+$ $0+$ R^4

を有する少なくとも1つのアクリレートまたはメタクリレート・モノマーを含み、 R^1 は 、水素(H)、直鎖または分岐鎖の炭素数1~20のアルキル基、または、セミフルオロ 化またはパーフルオロ化された直鎖または分岐鎖の炭素数1~20のアルキル基を表し、 R²は、置換脂肪族基の各炭素に結合された0または1つのトリフルオロメチル基(CF 3) を有する非置換脂肪族基または置換脂肪族基、または、置換芳香族基または非置換芳 香族基を表し、R³は、水素(H)、メチル基(CH₃)、トリフルオロメチル基(CF 。)、ジフルオロメチル基(CHF2)、フルオロメチル基(CH2F)、または、セミ フルオロ化またはパーフルオロ化された脂肪族基を表し、R⁴ は、トリフルオロメチル基 (CF_3) 、ジフルオロメチル基 (CHF_2) 、フルオロメチル (CH_2F) 、または、 セミフルオロ化またはパーフルオロ化された、置換または非置換脂肪族基を表す、フォト レジスト組成物。

(2) 溶媒、光酸発生剤、架橋剤、塩基性化合物、界面活性剤、潜在性の塩基性化合物、 光塩基発生剤、溶解抑制剤、溶解促進剤、接着促進物質、消泡剤の少なくとも1つをさら に含む、上記 (1) に記載のフォトレジスト組成物。

(3) 前記 R^1 は、水素、メチル基、またはトリフルオロメチル基を示す、上記(1) に 記載のフォトレジスト組成物。

- (4) 前記モノマーのメチレン基は、少なくとも1つのハロゲン原子で置換される、上記
- (1) に記載のフォトレジスト組成物。
- (5) 前記モノマーは、1, 1, 1-トリフルオロー2-トリフルオロメチルー2-ヒド ロキシー5-ペンチル・メタクリレートまたはそれに類似のアクリレート、1.1.1-トリフルオロー 2 ートリフルオロメチルー 2 ーヒドロキシー 4 ーペンチル・メタクリレー トまたはそれに類似のアクリレート、および2- {[5-(1', 1', 1'-トリフル オロー2'ートリフルオロメチルー2'ーヒドロキシ)プロピル]ノルボルニル メタク リレートまたはそれに類似のアクリレートからなる群から選択される、上記(1)に記載 50

のフォトレジスト組成物。

- (6) 前記組成物は、ネガ型フォトレジストである、上記(1) に記載のフォトレジスト組成物。
- (7) 前記組成物は、さらに、架橋剤を含む、上記(1) に記載のフォトレジスト組成物
- (8)前記架橋剤は、前記組成物の形成中に添加される、上記(7)に記載のフォトレジスト組成物。
- (9) 前記架橋剤は、グリコウリル、メラミン、エポキシド、フリル、テトラヒドロフリルおよびビニル・エーテルの少なくとも1つを含む、上記(7) に記載のフォトレジスト組成物。
- (10) 前記グリコウリルは、下記構造

【化31】

20

で表され、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^8 、 R^9 および R^{10} がそれぞれ、水素、脂肪族基または芳香族基を表す、上記(9)に記載のフォトレジスト組成物。

- (11) 前記組成物は、ポジ型フォトレジストである、上記 (1) に記載のフォトレジスト組成物。
- (12) 前記モノマーの少なくとも1つのフルオロ・アルコール基の水素が、酸に不安定な基で置換される、上記(1) に記載のフォトレジスト組成物。
- (13) 前記酸に不安定な基は、t-rルキル・カーボネート、t-rルキル・エステル ³⁰、t-rルキル・エーテル、ケタールおよびアセタールの少なくとも1つを含む、上記(12) に記載のフォトレジスト組成物。
- (14) 前記組成物は、さらに、少なくとも1つのコモノマーを含む、上記(1) に記載のフォトレジスト組成物。
- (15) 前記コモノマーは、求核分子を含む、上記(14) に記載のフォトレジスト組成物。
- (16) 前記求核分子は、アルコールである、上記(15) に記載のフォトレジスト組成物。
- (17) 前記組成物は、さらに、架橋剤を含む、上記(14) に記載のフォトレジスト組成物。
- (18) 前記架橋剤は、前記ポリマーに結合される、上記(17) に記載のフォトレジスト組成物。
- (19) 前記架橋剤は、グリコウリル、メラミン、エポキシド、フリル、テトラヒドロフリルおよびビニル・エーテルの少なくとも1つを含む、上記(17) に記載のフォトレジスト組成物。
- (20)前記少なくとも1つのコモノマーは、2-メタクリルオキシー6-ヒドロキシメチルナフタレン、6-メタクリルオキシメチルー2-ナフトール、2-ヒドロキシエチルメタクリレート、3-ヒドロキシー1-アダマンチルアクリレート、2-メタクリルオキシー5-ヒドロキシメチルノルボルナン、2-アクリロキシー5-ヒドロキシメチルノルボルナン、2-アクリロキシー5-ヒドロキシメチルノルボルナン、またはこれらの混合物か 50

らなる群から選択される、上記 (14) に記載のフォトレジスト組成物。

- (21) 前記組成物は、ネガ型フォトレジストである、上記(14) に記載のフォトレジスト組成物。
- (22) 前記組成物は、ネガ型フォトレジストであり、前記少なくとも1つのコモノマーは、架橋剤を含む、上記(14) に記載のフォトレジスト組成物。
- (23) 前記少なくとも1つのコモノマーは、フルフリルメタクリレート、テトラヒドロフルフリルメタクリレート、3ーフルフリルオキシー2ーヒドロキシプロップー1ーイル・メタクリレート(3ーfurfuryloxy-2ーhydroxyprop-1-y1 methacrylate)、テトラシクロ [5.2.1.0 2 ·7.0 4 ·6] ー5ーオキソーウンデカニルー10ーアクリレート、グリシジルメタクリレート、テトラシ 10クロ [5.2.1.0 2 ·7.0 4 ·6] ー5ーオキソーウンデカニルー10ーアクリレート、グリシジルアクリレート、2ーメタクリルオキシー6ーヒドロキシメチルナフタレン、またはこれらの混合物からなる群から選択される、上記(22)に記載のフォトレジスト組成物。
- (24) 前記組成物は、ポジ型フォトレジストであり、前記少なくとも1つのコモノマーは、酸に不安定な基を含む、上記(14)に記載のフォトレジスト組成物。
- (25) 前記少なくとも1つのコモノマーは、tーブチルメタクリレート、1ーメチルーシクロペンチルメタクリレート、2ーメチルー2ーアダマンチルメタクリレート、またはこれらの混合物からなる群から選択される、上記(24)に記載のフォトレジスト組成物
- (26)前記少なくとも1つのコモノマーは、ラクトン、スルホンアミド、無水物、カルボン酸、またはこれらの混合物からなる群から選択される少なくとも1つの極性基を含む、上記(14)に記載のフォトレジスト組成物。
- (27) 前記コモノマーは、 α ーメタクリロイルオキシー γ ープチロラクトンおよび5ーメタクリロイルオキシー2,6ーノルボルナンカルボラクトンの少なくとも1つを含む、上記(26)に記載のフォトレジスト組成物。
- (2 8)前記コモノマーは、放射線源に露光されないフォトレジスト組成物の溶解を促進 するように作用する、上記(2 6)に記載のフォトレジスト組成物。
- (29)前記コモノマーは、カルボン酸を含む、上記(28)に記載のフォトレジスト組成物。
- (30)前記コモノマーは、アクリル酸およびメタクリル酸の少なくとも1つを含む、上記(29)に記載のフォトレジスト組成物。
- (31) 1, 1, 1-トリフルオロー2ートリフルオロメチルー2ーヒドロキシー5ーペンチル・メタクリレートまたはそれに類似のアクリレート、1, 1, 1ートリフルオロー2ートリフルオロメチルー2ーヒドロキシー4ーペンチル・メタクリレートまたはそれに類似のアクリレート、および2ー $\{[5-(1',1',1'-1')]$ ートリフルオロー2'ートリフルオロメチルー2'ートリフルオロメチルー2'ートリフルオロメチルー2'ーとドロキシ)プロピル]ノルボルニル メタクリレートまたはそれに類似のアクリレートからなる群から選択される重合可能なモノマーを含む、フォトレジスト組成物。
- (32)3-フルフリロキシー2ーヒドロキシプロップー1ーイル・メタクリレート(3 40 ーfurfuryloxy-2-hydroxyprop-1-yl methacry late)またはそれに類似のアクリレート、6-メタクリルオキシメチルー2ーナフトールまたはそれに類似のアクリレート、2-メタクリルオキシー6-ヒドロキシメチルナフタレンまたはそれに類似のアクリレートからなる群から選択される重合可能なモノマーを含む、フォトレジスト組成物。
- (33) 基板をパターニングする方法であって、前記方法は、 前記基板に、下記構造

【化32】

20

$$\begin{array}{c|c}
R^1 & R^3 \\
\hline
0 - R^2 & OH
\end{array}$$

を有する少なくとも1つのアクリレートまたはメタクリレート・モノマーを含み、 R^1 は、水素(H)、直鎖または分岐鎖の炭素数1~20のアルキル基、または、セミフルオロ化またはパーフルオロ化された直鎖または分岐鎖の炭素数1~20のアルキル基を示し、 R^2 は、置換脂肪族基の各炭素に結合された0または1つのトリフルオロメチル基(CF。)を有する非置換脂肪族基または置換脂肪族基、または、置換芳香族基または非置換芳香族基を示し、 R^3 は、水素(H)、メチル基(CH。)、トリフルオロメチル基(CF。)、ジフルオロメチル基(CHF2)、フルオロメチル基(CH。F)、または、セミフルオロ化またはパーフルオロ化された脂肪族基を示し、 R^4 は、トリフルオロメチル基(CF。)、ジフルオロメチル基(CHF。)、フルオロメチル(CH。F)、または、セミフルオロ化またはパーフルオロ化された、置換または非置換脂肪族基を示すポリマーを含むフォトレジスト組成物を塗布し、フィルムを形成するステップと、

前記フィルムを像形成放射線源にパターン化するように露光するステップと、 前記フィルムの領域を現像し、パターン化された基板を形成するステップと を含む方法。

20

30

- (34) 前記フォトレジスト組成物を塗布するステップ後で、かつ前記フィルムを露光するステップ前に、前記フィルムをベーキングするステップをさらに含む、上記(33)に記載の方法。
- (35)前記露光するステップ後で、かつ前記フィルムを現像するステップ前に、前記フィルムをベーキングするステップをさらに含む、上記(33)に記載の方法。
- (36)前記パターン化された基板をエッチングするステップをさらに含む、上記 (33))に記載の方法。
- (37) 前記エッチングするステップは、イオン・エッチングするステップを含む、上記
- (36) に記載の方法。

(38) 前記フィルムは、不溶性であり、前記現像するステップにおいて、前記像形成放射線源に露光された前記フィルムを可溶性にする、上記(33) に記載の方法。

(39) 前記可溶性フィルムを除去するステップをさらに含む、上記(38) に記載の方法。

(40)前記フィルムは、可溶性であり、前記現像するステップにおいて、前記像形成放射線源に露光された前記フィルムを不溶性にする、上記(33)に記載の方法。

(41)前記可溶性フィルムを除去するステップをさらに含む、上記(40)に記載の方法。

(42) 前記フォトレジスト組成物は、溶媒、光酸発生剤、架橋剤、塩基性化合物、界面活性剤、潜在性の塩基性化合物、光塩基発生剤、溶解抑制剤、溶解促進剤、接着促進物質 40、消泡剤の少なくとも1つをさらに含む、上記(33)に記載の方法。

(43)前記R¹は、水素、メチル基、またはトリフルオロメチル基を示す、上記(33)に記載の方法。

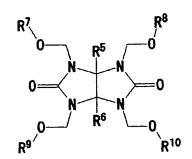
(44) 前記モノマーのメチレン基は、少なくとも1つのハロゲン原子で置換される、上記(33) に記載の方法。

(45) 前記モノマーは、1, 1, 1-トリフルオロ-2-トリフルオロメチル-2-ヒドロキシ-5-ペンチル・メタクリレートまたはそれに類似のアクリレート、1, 1, 1-トリフルオロ-2-トリフルオロメチル-2-ヒドロキシー4-ペンチル・メタクリレートまたはそれに類似のアクリレート、および2- $\{[5-(1',1',1'-1')]$ $\{[5-(1',1',1',1'-1')]\}$ $\{[5-(1',1',1',1'-1')]\}$ $\{[5-(1',1',1',1'-1')]\}$ $\{[5-(1',1',1',1'-1')]\}$ $\{[5-(1',1',1',1',1'-1')]\}$

クリレートまたはそれに類似のアクリレートからなる群から選択される、上記 (33)に 記載の方法。

- (46) 前記組成物は、ネガ型フォトレジストである、上記(33) に記載の方法。
- (47) 前記組成物は、さらに、架橋剤を含む、上記(33)に記載の方法。
- (48) 前記架橋剤は、前記組成物の形成中に添加される、上記(47) に記載の方法。
- (49) 前記架橋剤は、グリコウリル、メラミン、エポキシド、フリル、テトラヒドロフリルおよびビニル・エーテルの少なくとも1つを含む、上記(47) に記載の方法。
- (50) 前記グリコウリルは、下記構造

【化33】



20

10

で表され、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^8 、 R^9 および R^{10} がそれぞれ、水素、脂肪族基または芳香族基を表す、上記(49)に記載の方法。

- (51) 前記組成物は、ポジ型フォトレジストである、上記(33) に記載の方法。
- (52) 前記モノマーの少なくとも1つのフルオロ・アルコール基の水素が、酸に不安定な基で置換される、上記(33) に記載の方法。
- (53) 前記酸に不安定な基は、t-アルキル・カーボネート、t-アルキル・エステル、t-アルキル・エーテル、ケタールおよびアセタールの少なくとも1つを含む、上記(52) に記載の方法。
- (54) 前記組成物は、さらに、少なくとも1つのコモノマーを含む、上記 (33) に記載の方法。

- (55) 前記コモノマーは、求核分子を含む、上記(54) に記載の方法。
- (56) 前記求核分子は、アルコールである、上記(55) に記載の方法。
- (57) 前記組成物は、さらに、架橋剤を含む、上記(54)に記載の方法。
- (58) 前記架橋剤は、前記ポリマーに結合される、上記 (57) に記載の方法。
- (59) 前記架橋剤は、グリコウリル、メラミン、エポキシド、フリル、テトラヒドロフリルおよびビニル・エーテルの少なくとも1つを含む、上記(57) に記載の方法。
- (60) 前記少なくとも1つのコモノマーは、2-メタクリルオキシ6ーヒドロキシメチルナフタレン、6-メタクリルオキシメチルー2-ナフトール、2-ヒドロキシエチルメタクリレート、3-ヒドロキシー1-アダマンチルメタクリレート、3-ヒドロキシー1-アダマンチルアクリレート、2-メタクリルオキシー5-ヒドロキシメチルノルボルナ 40ン、2-アクリルオキシー5-ヒドロキシメチルノルボルナン、またはこれらの混合物からなる群から選択される、上記(54)に記載の方法。
- (61) 前記組成物は、ネガ型フォトレジストである、上記(54) に記載の方法。
- (62) 前記組成物は、ネガ型フォトレジストであり、前記少なくとも1つのコモノマーは、架橋剤を含む、上記(54)に記載の方法。
- (63) 前記少なくとも1つのコモノマーは、フルフリルメタクリレート、テトラヒドロフルフリルメタクリレート、3ーフルフリルオキシー2ーヒドロキシプロップー1ーイル・メタクリレート(3ーfurfuryloxy-2ーhydroxyprop-1-y 1 methacrylate)、テトラシクロ [5.2.1.0 2 ・ 7 .0 4 ・ 6]ー5ーオキソーウンデカニルー10ーメタクリレート、テトラシクロ [5.2.1.0 2 ・ 2 ・ 2 ・ 3 ・ 3 ・ 3 ・ 4 ・ 6]

- 7.0'・・ $^{\circ}$] -5-オキソーウンデカニルー10-アクリレート、グリシジルメタクリレート、2-メタクリルオキシー6-ヒドロキシメチルナフタレン、またはこれらの混合物からなる群から選択される、上記(62)に記載の方法。
- (64) 前記組成物は、ポジ型フォトレジストであり、前記少なくとも1つのコモノマーは、酸に不安定な基を含む、上記(54) に記載の方法。
- (65) 前記少なくとも1つのコモノマーは、t-ブチルメタクリレート、1-メチルーシクロペンチルメタクリレート、2-メチルー2-アダマンチルメタクリレート、またはこれらの混合物からなる群から選択される、上記(64)に記載の方法。
- (66) 前記少なくとも1つのコモノマーは、ラクトン、スルホンアミド、無水物、カルボン酸、またはこれらの混合物からなる群から選択される少なくとも1つの極性を有する 10 基を含む、上記 (54) に記載の方法。
- (67) 前記コモノマーは、 α ーメタクリロイルオキシー γ ープチロラクトンおよび5ーメタクリロイルオキシー2, 6ーノルボルナンカルボラクトンの少なくとも1つを含む、上記(66)に記載の方法。
- (68) 前記コモノマーは、放射線源に露光されないフォトレジスト組成物の溶解を促進 するように作用する、上記(66)に記載の方法。
- (69) 前記コモノマーは、カルボン酸を含む、上記(68) に記載の方法。
- (70)前記コモノマーは、アクリル酸およびメタクリル酸の少なくとも1つを含む、上記(69)に記載の方法。
- (71) 前記基板は、シリコン・ウェハ、フォトグラフ用マスク・ブランクおよび印刷回 ²⁰ 路ボードの少なくとも1つを含む、上記(33)に記載の方法。

フロントページの続き

(72)発明者 ロバート・デービッド・アレン

アメリカ合衆国、95120、カリフォルニア州サン・ノゼ、カレ・デル・コネジョ、6186

(72)発明者 グレゴリー・ブレイタ

アメリカ合衆国、95141、カリフォルニア州サン・ノゼ、マッキーン・ロード、23900

(72)発明者 フィリップ・ブロック

アメリカ合衆国、94085、カリフォルニア州サニーベール、カロリーナ・アベニュー、757

(72)発明者 リチャード・エー・ディピエトロ

アメリカ合衆国、95008、カリフォルニア州キャンベル、キャプリ・ドライブ、1181

(72)発明者 デブラ・フェンゼルーアレクサンダー

アメリカ合衆国、95125、カリフォルニア州サン・ノゼ、マーシャ・ウェイ、2532

(72)発明者 カール・ラーソン

アメリカ合衆国、95123、カリフォルニア州サン・ノゼ、ラブリー・クリーク・コート、65 13

(72)発明者 デービッド・メデイロス

アメリカ合衆国、10562、ニューヨーク州キッチャワン、バインズブリッジ・ロード、767

(72)発明者 ダーク・ファイファー

アメリカ合衆国、10522、ニューヨーク州ドップズ・フェリー、アパートメント・3シー、メイン・ストリート、24

(72)発明者 ラットマン・スーリヤクマラン

アメリカ合衆国、95120、カリフォルニア州サン・ノゼ、ブライアー・ランチ・レーン、71

1

(72)発明者 ホア・ディー・ツルオング

アメリカ合衆国、95133、カリフォルニア州サン・ノゼ、ペンウッド・ストリート、1885

(72)発明者 グレゴリー・エム・ワルラフ

アメリカ合衆国、95037、カリフォルニア州モーガン・ヒル、デル・モンテ・アベニュー・ナンバー142、16925

Fターム(参考) 2H025 AA02 AB16 AC04 AC08 AD01 AD03 BE00 BE10 BC00 CB14

CB41 CB45 CC04 CC17 CC20 FA10 FA17

4J100 AL03Q AL08P AL08Q BA02Q BA03P BA03Q BB17P BC03Q BC08P BC09Q BC49Q BC53Q BC54Q CA01 CA04 FA03 FA19 JA38

【要約の続き】

【選択図】 なし